

ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**ШВЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СОСУДОВ И АППАРАТОВ, РАБОТАЮЩИХ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ**

Радиографический метод контроля

СТО 00220368-010-2007

Издание официальное

Волгоград 2008

ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»
Данная копия является подлинным документом
Дата <u>29.08.2008</u>
Подпись <u>Пм-</u>

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом ВОЛГОГРАДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО АППАРАТОСТРОЕНИЯ (ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»)

РАЗРАБОТЧИКИ:

Мирочник В.Л., Овчаренко Л.В., Новиков В.П., Гурьева Л.В., Назаров Н.В.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом
ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» №145 от «27» июня 2008 г.

3 ВЗАМЕН ОСТ 26-11-03-84 «Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Радиографический метод контроля»

4 СОГЛАСОВАН Нижне-Волжским межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «27» июня 2008 г.

© ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры», 2008

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения
ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Общие положения	2
4 Оборудование и материалы, применяемые при контроле	3
5 Подготовка к проведению контроля	6
6 Схемы просвечивания	7
7 Чувствительность радиографического метода контроля	12
8 Режимы и параметры контроля	13
9 Требования к хранению и фотообработке радиографической пленки	16
10 Требования к снимкам, расшифровка снимков, оценка качества сварных швов, хранение радиографических снимков	17
11 Метрологическое обеспечение	19
12 Квалификационные требования	20
13 Требования по технике безопасности	20
Приложение А Основные технические характеристики рентгеновских аппаратов	23
Приложение Б Характеристика радиоактивных источников, применяемых в гамма-дефектоскопии. Комплектация гамма-дефектоскопов источниками излучения	33
Приложение В Наиболее распространенные рентгенографические пленки для просвечивания металла разных толщин	35
Приложение Г Толщина защитных свинцовых экранов	36
Приложение Д Выбор маркировочных знаков	37
Приложение Е Вспомогательное оборудование и приспособления для радиографического контроля	38
Приложение Ж Технологическая операционная карта	42
Приложение И Расположение изображений маркировочных знаков на снимке	44
Приложение К Формулы для расчета и число снимков при контроле по различным схемам	45
Приложение Л Определение экспозиции при радиографическом контроле	48
Приложение М Составы обрабатывающих растворов	65
Приложение Н Режим химико-фотографической обработки пленки в баках	67
Приложение П Образцы бланков журнала и заключения по результатам контроля	69
Приложение Р Условная запись дефектов при расшифровке радиографических снимков и документальном оформлении результатов контроля	71
Приложение С Примеры записи дефектов при расшифровке радиографических снимков и документальном оформлении результатов контроля	73
Приложение Т Определение положения дефекта	74

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ШВЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СОСУДОВ И АППАРАТОВ,
РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Радиографический метод контроля

Дата введения 01-07-2008

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт организации является переработанным и расширенным изданием отраслевого стандарта «ШВЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СОСУДОВ И АППАРАТОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Радиографический метод контроля» и распространяется на контроль сварных соединений сосудов и аппаратов, изготавливаемых в соответствии с требованиями ПБ 03-576.

Стандарт устанавливает методику радиографического контроля сварных соединений сосудов и аппаратов с применением рентгеновского, гамма и тормозного излучения и радиографической пленки.

Стандарт не распространяется на контроль сварных соединений радиоскопическим методом и на контроль сварных соединений с конструктивным зазором.

В стандарте учтены требования ГОСТ 7512, ГОСТ 23055, ГОСТ 20426.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты, правила и другие нормативные документы:

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 195-77 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 244-76 Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия

ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 3773-72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 4160-74 Реактивы. Калий бромистый. Технические условия

ГОСТ 5100-85 Сода кальцинированная техническая. Технические условия

ГОСТ 5644-75 Сульфит натрия безводный. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

ГОСТ 9559-85 Листы свинцовые. Технические условия

ГОСТ 15843-79 Принадлежности для промышленной радиографии. Основные размеры

ГОСТ 17925-72 Знак радиационной опасности

ГОСТ 18394-73 Фольга свинцовая плакированная оловом и оловянная. Технические условия.

ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения



Утверждено № 257 от 2008-05-07

Генеральный директор

Н.А. Харин

ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля

ГОСТ 24034-80 Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения

ГОСТ 25113-86 Контроль неразрушающий. Аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии. Общие технические условия

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 30242-97 Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначения и определения

ГОСТ Р 8.594-2002 ГСОЕИ. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения

ГОСТ Р 52630-2006 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия

ОСТ 26-291-94 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия

ОСТ 26-01-858-94 Сосуды и аппараты сварные из коррозионностойких сплавов на основе никеля. Общие технические условия

ОСТ 26-01-900-79 Сосуды и аппараты медные. Общие технические условия

ОСТ 26-01-1183-82 Сосуды и аппараты алюминиевые. Общие технические условия

ОСТ 26.260.482-2003 Сосуды и аппараты сварные из титана и титановых сплавов..

Общие технические условия

ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля

ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

ПБ 03-584-03 Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных

ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей /утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6

Правила безопасности при транспортировке радиоактивных веществ (ПБТРВ-73).утв. ГКАЭ СССР 14.12.1973.

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03)

СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

СП 2.6.1.1283-03 Санитарные правила обеспечения при рентгеновской дефектоскопии.

СП 2.6.1.1284-03 Санитарные правила обеспечения радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии.

МУ 2.6.1.2117-06. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ.

СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Санитарные правила. Нормы радиационной безопасности.

Примечание – при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и нормативных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Радиографический контроль проводится с целью выявления в сварном соединении трещин, непроваров, пор, металлических и неметаллических включений.

3.2 При невозможности визуального контроля сварного соединения радиографический контроль может применяться и для выявления внешних дефектов: вогнутости корня, превышения проплава, подреза, прожога, утяжины и т.д.

3.3 При радиографическом контроле не обеспечивается выявление следующих дефектов:

- пор и включений с размерами в направлении контроля менее удвоенной чувствительности контроля;
- непроваров и трещин глубиной менее удвоенной чувствительности контроля;
- непроваров и трещин с раскрытием менее значений, приведенных в таблице 1;
- металлических и неметаллических включений с коэффициентом ослабления излучения, близким к коэффициенту ослабления основного металла сварного соединения;
- любых дефектов, если их изображения на снимках совпадают с изображениями посторонних деталей, острых углов или резких перепадов толщин свариваемых элементов.

3.4 Контроль радиографическим методом может быть осуществлен при наличии двустороннего доступа к контролируемым участкам, обеспечивающего возможность установки детектора и источника излучения, в соответствии с параметрами контроля, предусмотренными настоящим стандартом.

Таблица 1 - Раскрытие непроваров и трещин, выявляемых радиографическим контролем

Толщина контролируемого металла	В миллиметрах
	Минимальное раскрытие непроваров и трещин
До 40	0,1
Св. 40 до 100 включ.	0,2
" 100 " 150 "	0,3
" 150 " 200 "	0,4
" 200 " 250 "	0,5
" 250 " 300 "	0,6
" 300 " 350 "	0,7
" 350 " 400 "	0,8

3.5 Отношение толщины контролируемого сварного соединения к общей суммарной толщине металла в направлении просвечивания должно быть не менее 0,2 для всех видов сварных соединений.

3.6 Гаммаграфический метод контроля следует осуществлять в случае невозможности или технической трудности применения рентгенографического и для контроля изделий в монтажных условиях.

3.7 Радиографический контроль проводится после исправления всех дефектов, обнаруженных при внешнем осмотре и измерении сварных швов.

4 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КОНТРОЛЕ

4.1 В качестве источников излучения должны использоваться рентгеновские трубки и радионуклиды. Выбор источника рекомендуется проводить по таблице 2.

4.2 Характеристики и область применения рентгеновских аппаратов, бетатронов, линейных ускорителей, микротронов, гамма-дефектоскопов приведены в приложении А. Допускается применение аналогичной отечественной и зарубежной аппаратуры.

4.3 В качестве источников излучения при гаммаграфическом методе контроля свар-

ных соединений применяются радиоактивные нуклиды: тулий-170, селен-75, иридий-192, цезий-137, кобальт-60. Характеристики источников приведены в приложении Б.

4.4 При проведении радиографического контроля сварных соединений должны использоваться радиографические технические пленки типа РТ. Допускается применение других типов радиографических пленок, обеспечивающих получение требуемой чувствительности контроля. Рекомендации по применению пленок приведены в приложении В.

4.5 Перед применением каждой новой партии радиографической пленки проверяется ее годность. Для этого проявляется и фиксируется как неэкспонированная так и экспонированная пленка. Параметры фотообработки должны соответствовать настоящему стандарту. Обработанная неэкспонированная пленка должна иметь равномерную оптическую плотность вуали, не превышающую значений, указанных для конца гарантийного срока по ТУ на пленку (0,15 - 0,20). Экспонированная пленка должна иметь равномерную плотность, без отслоений эмульсии и т.д.

4.6 Радиографические пленки могут использоваться и по истечении гарантийного срока до достижения предельных значений оптической плотности вуали и сохранения ее равномерности.

4.7 Кассеты для зарядки пленки должны обеспечивать полную светонепроницаемость и плотный прижим усиливающих экранов к пленке.

Таблица 2 – Рекомендуемые источники излучения

Радиационная толщина, мм	Источник излучения
До 5 включительно	Рентгеновская трубка; Тулий-170
Свыше 5 до 20 включительно	Рентгеновская трубка; Тулий-170 (до 15 мм); Селен-75; Иридий-192; Цезий-137 (от 10 мм)
Свыше 20 до 40 включительно	Рентгеновская трубка; Селен-75 (до 30 мм включительно); Иридий-192; Цезий-137
Свыше 40 до 80 включительно	Рентгеновская трубка; Иридий-192; Цезий-137; Кобальт-60
Свыше 80 до 120 включительно	Рентгеновская трубка; Бетатрон; Цезий-137; Кобальт-60
Свыше 120	Рентгеновская трубка; Бетатрон; Кобальт-60
Примечание - В каждом диапазоне радиационных-толщин источники приведены в порядке предпочтительности их использования	

4.8 Для защиты от рассеянного излучения радиографическую пленку со стороны, противоположной источнику излучения, следует экранировать свинцовыми экранами. Толщина экранов приведена в приложении Г.

4.9 В качестве усиливающих экранов при радиографическом контроле сварных со-

единений применяются свинцовые усиливающие экраны. Толщина свинцовых усиливающих экранов, в зависимости от используемого источника излучения, выбирается по таблице 3. Допускается применение флюоресцентных усиливающих экранов, если при этом обеспечиваются требуемые параметры радиографического снимка.

4.10 Усиливающие экраны должны иметь гладкую поверхность без складок, трещин, надрывов и прочих дефектов, снижающих качество снимка и затрудняющих его расшифровку.

4.11 Для улучшения качества радиографических снимков следует применять свинцовые диафрагмы, устанавливаемые на выходное окно бленды с рентгеновской трубкой

4.12 Маркировка радиографических снимков производится свинцовыми маркировочными знаками по ГОСТ 15843. Допускается применение других маркировочных знаков в соответствии с приложением Д.

4.13 Для изготовления ограничительных знаков применяется свинцовая проволока диаметром от 1,5 до 5,0 мм.

Таблица 3 – Толщина металлических усиливающих экранов

Источник излучения		Толщина экранов, мм (свинец)	
		переднего	заднего
Рентгеновский аппарат с напряжением на рентгеновской трубке, Кв	до 100	0,02	0,02
	св 100 до 300	0,05	0,09
	св 300	0,09	0,09
Тулий – 170		0,09	0,09
Селен – 75		0,09	0,20
Иридий – 192		0,09	0,20
Цезий – 137		0,20	0,30
Кобальт – 60		0,30	0,50
Ускоритель электронов с энергией излучения, МэВ	св. 1 до 15	1,00	1,50
	св. 15 до 25	1,50	2,00
	св 25 до 35	2,50	3,00

4.14 Для измерения оптической плотности радиографической пленки следует применять денситометры типов СР-25М1 или ДФЭ-10, микрофотометры МФ-4, МФ-2, ИФО-460 или другие аналогичные приборы. Допускается производить проверку плотности путем визуального сравнения с сенситограммой ступенчатого образца.

4.15 Фотообработку радиографических пленок следует проводить в баках-танках, выполненных из инертных к фоторастворам материалов (нержавеющей стали, специальных пластмасс и т.д.).

4.16 Для создания неактиничного освещения при фотообработке рекомендуется использовать лабораторный фонарь с электролампочкой мощностью 15-25 Вт, экранированный защитным темно-красным светофильтром № 107 или желто-зеленым светофильтром № 124. Допускается применение других светофильтров, обеспечивающих неактиничность освещения на рабочем месте.

4.17 Для просмотра снимков при расшифровке результатов радиографического контроля применяются негатоскопы типов НС-2М, ОД-10Н, НС-4 и другие. Рекомендуется применять негатоскопы с регулируемой яркостью и величиной освещенного поля.

4.18 Основные сведения о вспомогательном оборудовании, приспособлениях и вспомогательных приборах для радиографического контроля приведены в приложении Е.

5 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ

5.1 Радиографический контроль проводится после устранения обнаруженных при внешнем осмотре дефектов. Если допустимые по нормам для внешнего осмотра дефекты затрудняют расшифровку снимков и оценку качества сварного соединения, их необходимо устранить.

5.2 Околошовная зона, зачищенная от окалины, шлака, брызг расплавленного металла и других загрязнений, должна иметь ширину не менее, указанной в ГОСТ 7512.

5.3 Схема контролируемых участков сварных швов, согласованная со службой неразрушающих методов контроля, приводится в технологической документации на изделие (в технологических процессах, технологических паспортах и т.д.) по принятой на предприятии системе.

5.4 Радиографический контроль сварных соединений производится по заявке отдела технического контроля после принятия изделия по результатам внешнего осмотра.

5.5 При контроле швов сварных соединений изделий сложной формы на каждое изделие или партию однотипных изделий рекомендуется составлять технологическую карту. Форма технологической карты приведена в **приложении Ж**.

5.6 Разметку и маркировку сварных соединений следует выполнять способом, обеспечивающим сохранение разметки и маркировки участков до окончательной приемки сварного соединения.

5.7 На границах размеченных при 100% контроле участков, а также на границах наплавленного и основного металлов, при контроле сварных швов без усиления, необходимо устанавливать ограничительные метки.

5.8 Маркировочные знаки устанавливаются на контролируемом участке или непосредственно на кассете с пленкой так, чтобы их изображение на снимке не накладывалось на изображение контролируемого сварного соединения и участков околошовной зоны.

5.9 Маркировочные знаки должны обеспечивать возможность определения изделия и участка сварного соединения, к которому относится снимок, а также нахождения записи в журнале контроля, относящейся к снимку.

5.10 Между группами маркировочных знаков, содержащими различную информацию контролируемом сварном соединении, при их размещении и закреплении следует делать интервалы, равные ширине маркировочного знака, или разделять группы знаков стрелками или тире.

При повторном контроле участка сварного соединения (после исправления) в конце группы маркировочных знаков ставятся индексы: П, 2П и т.д.

Пример расположения изображений маркировочных знаков на радиографическом снимке приведен в **приложении И**.

5.11 Допускается осуществлять полную маркировку только одной радиограммы сварного соединения, маркировка остальных радиограмм может быть неполной и включать номера кассеты и контролируемого сварного соединения. Полная маркировка впоследствии восстанавливается на сухом снимке.

5.12 Эталоны чувствительности, как правило, устанавливают в центре контролируемого участка сварного соединения со стороны, обращенной к источнику излучения.

Проволочные эталоны следует устанавливать непосредственно на шов с направлением проволоки поперек шва.

Канавочные эталоны следует устанавливать с направлением эталона вдоль шва на расстоянии от него:

а) для стыковых соединений:

- с толщиной свариваемых кромок до 5 мм – не менее 5 мм;

- с толщиной свариваемых кромок от 5 мм до 20 мм – не менее толщины свариваемых кромок;

- с толщиной свариваемых кромок свыше 20 мм – не менее 20 мм;

б) для угловых и тавровых сварных соединений – не менее 5 мм.

Пластиночные эталоны следует устанавливать вдоль шва на расстоянии не менее 5 мм от него или непосредственно на шов с направлением эталона поперек шва так, чтобы изображения маркировочных знаков эталона не накладывались на изображение шва на снимке.

5.13 При контроле кольцевых швов изделий малых диаметров (до 100 мм) допускается устанавливать канавочные эталоны чувствительности на расстоянии 5 мм от шва с направлением эталона перпендикулярно шву.

5.14 При невозможности установки эталона чувствительности со стороны источника излучения, а также при контроле сварных соединений цилиндрических, сферических и других пустотелых изделий через две стенки с расшивкой только прилегающего к пленке участка сварного соединения (рисунки 2г, д) допускается устанавливать эталоны чувствительности со стороны кассеты. Чувствительность при этом должна удовлетворять требованиям пункта 7.7 настоящего стандарта.

5.15 При панорамном просвечивании сварных соединений цилиндрических изделий с количеством пленок более четырех допускается установка одного эталона на каждую четверть длины окружности сварного соединения.

5.16 При контроле сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм допускается не устанавливать ограничительные метки на границах контролируемых за одну экспозицию участков, а также устанавливать канавочные эталоны чувствительности вдоль оси трубы.

5.17 Если суммарная толщина канавочного эталона чувствительности и металла сварного соединения в месте установки эталона меньше максимальной контролируемой толщины сварного соединения и разность плотностей почернения их изображений на снимке более 1,0 единиц оптической плотности, то следует устанавливать эталон на прокладку, компенсирующую разность толщин. Прокладка изготавливается из того же металла или сплава, что и изделие.

5.18 Зарядка кассет радиографической пленкой с использованием различных типов экранов производится по схемам ГОСТ 7512.

5.19 Способ крепления маркировочных знаков, эталонов чувствительности и кассет с радиографической пленкой должен обеспечивать их неподвижность во время экспонирования.

6 СХЕМЫ ПРОСВЕЧИВАНИЯ

6.1 Просвечивание сварных соединений производится, как правило, через одну стенку, за исключением тех случаев, когда это технически невозможно.

6.2 Контроль стыковых, угловых и тавровых сварных соединений производится по схемам рисунка 1.

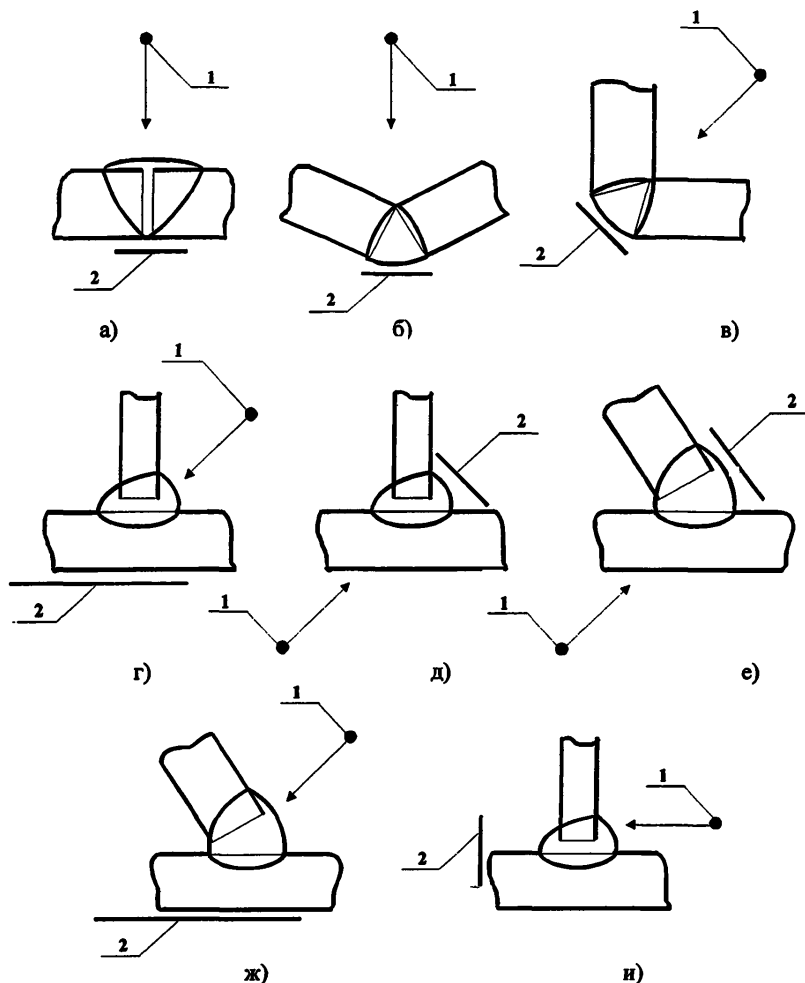
6.2.1 Швы стыковых сварных соединений просвечиваются с направлением центрального луча перпендикулярно шву (рисунок 1а).

6.2.2 Швы угловых сварных соединений просвечиваются с направлением центрального луча по биссектрисе угла (рисунок 1б, в).

6.2.3 Швы тавровых сварных соединений просвечиваются с направлением центрального луча согласно схемам рисунка 1г, д, е, ж, и.

6.3 Если один край ограниченного с двух сторон таврового сварного соединения отстоит от сварного шва на расстоянии, не превышающем 150 мм, просвечивание допускается производить с направлением излучения по образующей этого элемента в соответствии со

схемой рисунка 1и при условии сохранения максимально допустимой величины геометрической нерезкости изображения дефектов на радиографическом снимке.



1 - источник излучения; 2 – кассета;

а - швы стыковых сварных соединений просвечиваются с направлением центрального луча перпендикулярно шву;

б, в - швы угловых сварных соединений просвечиваются с направлением центрального луча по биссектрисе угла;

г, д, е, ж, з - швы тавровых сварных соединений просвечиваются с направлением центрального луча

Рисунок 1 - Схема контроля сварных соединений

6.7 Кольцевые сварные соединения цилиндрических и сферических пустотелых изделий следует контролировать по схемам рисунка 2.

6.7.1 При контроле сварных соединений через одну стенку (рисунок 2а, б, и, к, л) направление излучения должно совпадать с плоскостью контролируемого сварного соединения.

6.7.2 При контроле сварных соединений через две стенки (рисунок 2г, д, е, ж) направление излучения следует выбирать таким образом, чтобы изображения противолежащих участков сварного соединения не накладывались друг на друга. При этом угол между направлением излучения и плоскостью контролируемого сварного соединения не должен превышать 45° .

6.7.3 Схема рисунка 2в применяется в случае технической невозможности контроля под углом (например, при приварке фланца к штуцеру) изделий диаметром от 10 до 100 мм.

6.7.4 Схемы рисунка 2г, д применяются в случае технической невозможности контроля по схемам рисунка 2а, и, к, л для изделий диаметром более 100 мм.

6.7.5 Схемы рисунка 2е, ж применяются для контроля изделий диаметром от 10 до 100 мм.

6.7.6 При возможности расположения источника излучения внутри контролируемого изделия кольцевые сварные соединения изделий диаметром до 2000 мм независимо от объема контроля и диаметром более 2000 мм при 100%-ном контроле просвечиваются по схеме рисунка 2и.

6.7.7 Схема рисунка 2к применяется в основном при использовании гамма-источников для контроля цилиндрических изделий диаметром от 100 до 500 мм.

6.7.8 Схема рисунка 2л применяется при контроле изделий диаметром более 2000 мм.

6.8 Швы сварных соединений различных сопряжений цилиндрических пустотелых изделий, трубопроводов (соединений трубопроводов штуцеров, тройников и т.п.) контролируются в зависимости от конструкции сварного соединения по схемам рисунка 3.

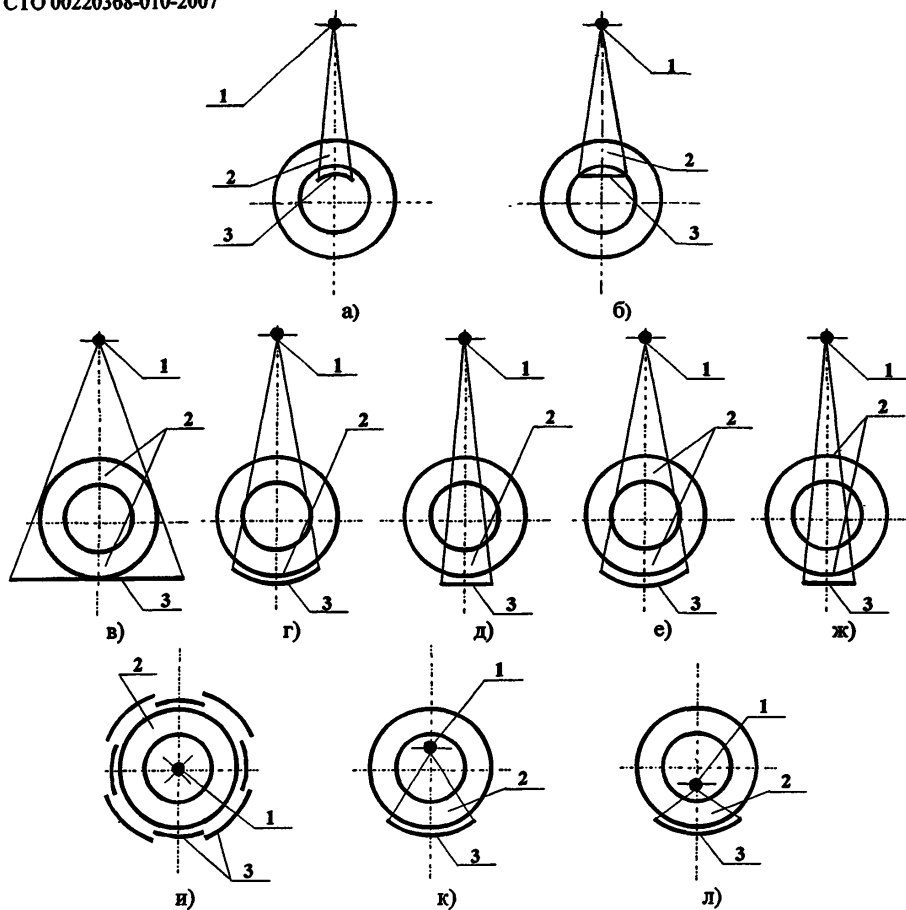
6.9 Схемы контроля могут быть и отличными от приведенных на рисунках 1 – 3 при условии гарантированного выявления недопустимых дефектов и обеспечения необходимого контроля.

6.10 Для всех видов сварных соединений и схем просвечивания угол между направлением излучения и нормалью к пленке в центре снимка не должен превышать 45° , а расстояние между контролируемым сварным соединением и пленкой должно быть минимальным и в любом случае не превышать 150 мм.

6.19 Для уменьшения разности оптических плотностей различных участков снимков при контроле сварных соединений с большим перепадом толщин, а также если контролируемое сварное соединение не обеспечивает защиту радиграфической пленки от прямого излучения, контроль сварных соединений следует проводить с применением компенсаторов.

Допускается использовать компенсаторы из любого материала, обеспечивающего требуемое ослабление излучения.

6.11 Возможен в некоторых случаях контроль без компенсаторов со специальным подбором экспозиций или установлением нескольких зон контроля, перекрывающих сечение участков шва по необходимой оптической плотности участков шва, а также путем использования двух типов радиграфических пленок различной чувствительности к излучению, заряженных в одну кассету.

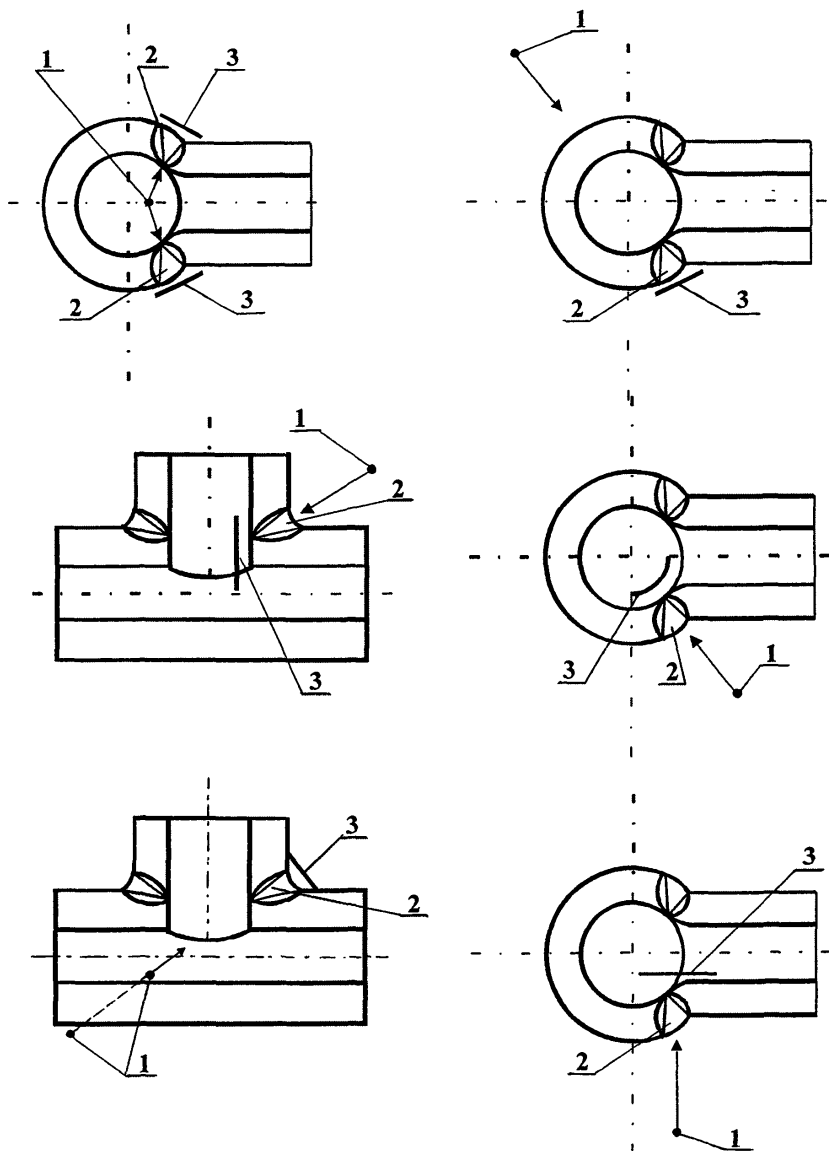


1 - источник излучения; 2 - контролируемый участок; 3 - кассета

а, б, и, к, л – контроль сварных соединений цилиндрических и сферических пустотелых изделий через одну стенку;

в, г, д, е, ж – контроль сварных соединений цилиндрических и сферических пустотелых изделий через две стенки.

Рисунок 2 - Схемы контроля кольцевых сварных швов цилиндрических изделий



1 - источник излучения; 2 - контролируемый участок; 3 - кассета

Рисунок 3 - Схема контроля сопряжений цилиндрических пустотелых изделий

7 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ

7.1 Для оценки чувствительности радиографического контроля следует применять канавочные или проволоочные эталоны чувствительности по ГОСТ 7512.

7.2 Абсолютная чувствительность контроля K (наименьший диаметр выявляемой на снимке проволоки проволоочного эталона или наименьшая глубина выявляемой на снимке канавки канавочного эталона) определяется в миллиметрах:

при использовании канавочного эталона:

$$K = h_{\min}, \quad (1)$$

где h_{\min} – глубина видимой на снимке наименьшей канавки канавочного эталона, мм;
при использовании проволоочного эталона:

$$K = d_{\min}, \quad (2)$$

где d_{\min} – наименьший диаметр видимой на снимке проволоки проволоочного эталона, мм.

7.3 В соответствии с требованиями технической документации на контролируемое изделие допускается определять относительную чувствительность в процентах по формуле:

$$k = \frac{K}{h + s}, \quad (3)$$

где h – толщина эталона чувствительности, мм;

s – толщина изделия в месте установки эталона, мм.

7.4 Для сосудов и аппаратов, изготавливаемых по 1-7-му классу дефектности (ГОСТ 23055), класс чувствительности следует выбирать по таблице 4. При этом значения чувствительности не должны превышать:

- для сварных соединений 1-го класса дефектности значений, приведенных для 1-го класса чувствительности;
- для сварных соединений 2-4-го класса дефектности – значений, приведенных для 2-го класса чувствительности;
- для сварных соединений 5-7-го класса дефектности – значений, приведенных для 3-го класса чувствительности

7.5 В случае радиографического контроля через две стенки допустимая величина дефектов определяется по толщине одной стенки, чувствительность контроля определяется по суммарной толщине стенок.

Таблица 4 - Максимально допустимые значения чувствительности контроля

В миллиметрах

Толщина контролируемого металла в месте установки эталона чувствительности	Класс чувствительности		
	1-й	2-й	3-й
До 5	0,10	0,10	0,20
Св. 5 до 9 включ	0,20	0,20	0,30
" 9 " 12 "	0,20	0,30	0,40
" 12 " 20 "	0,30	0,40	0,50
" 20 " 30 "	0,40	0,50	0,60
" 30 " 40	0,50	0,60	0,75
" 40 " 50	0,60	0,75	1,00
" 50 " 70	0,75	1,00	1,25
" 70 " 100	1,00	1,25	1,50
" 100 " 140	1,25	1,50	2,00
" 140 " 200	1,50	2,00	2,50
" 200 " 300	2,00	2,50	-

Примечание - При использовании проволоочных эталонов чувствительности значения 0,30; 0,60; 0,75; 1,50 мм заменяются значениями 0,32; 0,63; 0,80; 1,60 мм соответственно

8 РЕЖИМЫ И ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЯ

8.1 При контроле сварных соединений по рисунку 2я (при панорамном просвечивании) должны соблюдаться соотношения:

$$\frac{d}{D} \geq 0,8 \quad (4)$$

$$\Phi \leq \frac{K}{2(D-d)}, \quad (5)$$

где d – внутренний диаметр контролируемого сварного соединения, мм;

D – наружный диаметр контролируемого сварного соединения, мм;

Φ – максимальный размер фокусного пятна источника излучения, мм;

K – требуемая чувствительность контроля, мм.

Приведенное соотношение между внутренним и внешним диаметром контролируемого соединения может не соблюдаться, если размеры дефектов не определяются (например, когда дефекты не допускаются независимо от их размеров).

8.2 При отсутствии источника излучения, удовлетворяющего требованиям п. 8.1, допускается при контроле по схеме рисунка 2я использовать источники излучения с максимальным размером фокусного пятна, удовлетворяющим соотношению:

$$\Phi \leq \frac{Kd}{D-d} \quad (6)$$

В этом случае эталон чувствительности должен устанавливаться на сварном соединении только со стороны излучения.

8.3 Расстояние от источника излучения до поверхности контролируемого сварного соединения и размеры или количество контролируемых за одну экспозицию участков для всех схем просвечивания (за исключением рисунка 2я) необходимо выбирать такими, чтобы при просвечивании выполнялись следующие требования:

геометрическая нерезкость изображений дефектов на снимках при расположении пленки вплотную к контролируемому сварному соединению не должна превышать половины требуемой чувствительности контроля при чувствительности до 2 мм и 1 мм - при чувствительности более 2 мм;

относительное увеличение размеров изображений дефектов, расположенных со стороны источника излучения (по отношению к дефектам, расположенным со стороны пленки), не должно превышать 1,25 (определяется по двум эталонам чувствительности);

угол между направлением излучения и нормалью к пленке в пределах контролируемого за одну экспозицию участка сварного соединения не должен превышать 45°;

уменьшение оптической плотности изображения сварного соединения на любом участке этого изображения по отношению к оптической плотности в месте установки проволоочного эталона чувствительности или по отношению к оптической плотности изображения канавочного или пластинчатого эталона чувствительности не должно превышать 1,0.

8.4 Минимальное расстояние от источника излучения до поверхности контролируемого сварного соединения при контроле с расположением пленки вплотную к изделию определяется по формулам таблицы 5.

8.5 При проведении контроля по схемам рисунка 2к, л минимальное расстояние от источника излучения до сварного соединения определяется так же, как для схем рисунка 1.

Таблица 5 - Минимальное расстояние от источника излучения до поверхности контролируемого сварного соединения

Номер рисунка	Минимальное расстояние f , мм
1	$2ch$
2а	$1,1c (D - d)$
2б	$c (D - \sqrt{d^2 - b^2})$
2е, в, ж	$2cD$
2г	$1,4c (D - d)$
2д	$c (D - d \cos \frac{180}{N})$
<p>Примечание</p> $c = \frac{\Phi}{K} \text{ при } \frac{\Phi}{K} \geq 2; \quad c = 2 \text{ при } \frac{\Phi}{K} < 2;$ <p>f – минимальное расстояние от источника излучения до поверхности контролируемого сварного соединения, мм; h – толщина сварного соединения, мм; b – длина участка, контролируемого за одну экспозицию, мм; N – число участков контроля.</p>	

8.6 Размеры участков сварных соединений, контролируемых за одну экспозицию, следует выбирать таким образом, чтобы относительное искажение размеров изображений дефектов на краях снимка по отношению к его центру не превышало:

- для сварных соединений прямолинейных и близких к прямолинейным – 10%;
- для сварных соединений цилиндрических и сферических пустотелых изделий – 25%.

8.7 Длина участков, контролируемых за одну экспозицию, при контроле по схеме рисунка 2б может выбираться любой в пределах, ограниченных соотношением

$$l < d \quad (7)$$

8.8 Длина контролируемых за одну экспозицию участков при контроле по схемам рисунков 1, 2и не должна быть более $0,8f$.

8.9 Количество участков при контроле по схемам рисунков 2а, б, в, г, д, е, ж не должно быть менее значений, приведенных в приложении К. При контроле по схемам рисунка 2к, л минимальное число снимков определяется опытным или графическим путем.

8.10 Длина снимков должна обеспечивать перекрытие изображений смежных участков сварных соединений при длине контролируемого участка до 100 мм не менее 20% длины участка, при длине контролируемого участка свыше 100 мм не менее 20 мм.

8.11 Ширина снимка должна обеспечивать получение изображения околошовных зон:

- для стыковых сварных соединений шириной не менее 5 мм при толщине свариваемых кромок до 5 мм, не менее толщины свариваемых кромок при их толщине от 5 до 20 мм, не менее 20 мм при толщине свариваемых кромок свыше 20 мм;

- для угловых сварных соединений не менее величины наибольшего катета сварного шва, но не менее 5 мм. Допускается получение изображения околошовной зоны только с одной стороны сварного шва.

8.12 Напряжение на рентгеновской трубке при проведении рентгенографического контроля должно выбираться в соответствии с таблицей 6.

8.13 Область применения гаммаграфического метода контроля приведена в таблице 7.

8.14 Энергию ускоренных электронов следует выбирать по таблице 8.

8.15 Ориентировочно определение экспозиции при радиографическом контроле рекомендуется производить по методикам, приведенным в приложении К, с последующим уточнением опытным путем.

Таблица 6 - Напряжение на рентгеновской трубке при проведении рентгенографического контроля

Толщина просвечиваемого сплава, мм, на основе				Напряжение на рентгеновской трубке, кВ, не более
железа	титана	алюминия	магния	
-	-	4	11	40
-	1	5	14	50
1	2	12	22	60
2	5	29	46	80
3	8	45	66	100
6	14	56	92	120
12	29	60	150	150
20	45	97	160	200
23	53	102	166	250
32	70	128	233	300
40	90	180	270	400

Таблица 7 - Область применения гаммаграфического метода дефектоскопии при использовании гамма-дефектоскопов

Толщина просвечиваемого сплава, мм, на основе				Радиоактивный источник
железа	титана	алюминия	магния	
От 1 до 20	От 2 до 40	От 3 до 70	От 10 до 200	Tm ¹⁷⁰
" 3 " 30	" 7 " 50	" 20 " 200	" 30 " 300	Se ⁷⁵
" 5 " 100	" 10 " 120	" 40 " 350	" 70 " 450	Ir ¹⁹²
" 10 " 120	" 20 " 150	" 50 " 350	" 100 " 500	Cs ¹³⁷
" 30 " 200	" 60 " 300	" 200 " 500	" 300 " 700	Co ⁶⁰

Таблица 8 - Область применения радиографического метода контроля при использовании бетатронов

Толщина просвечиваемого сплава, мм, на основе			Энергия ускоренных электронов, МэВ
железа	титана	алюминия	
От 50 до 100	От 90 до 190	От 150 до 310	6
" 70 " 160	" 130 " 350	" 220 " 570	9
" 100 " 130	" 190 " 430	" 330 " 740	18
130 " 250	" 250 " 490	" 480 " 920	25

Таблица 9 – Коэффициент перехода по времени экспозиции от пленки РТ-1 к другим пленкам

Вариант за- рядки пленки	Тип пленки					
	РТ-1	РТ-2	РНТМ-1	РТ-СШ	РТ-4М	РТ-5
Без усили- вающих эк- ранов	1,00	1,70	2,00	2,50	5,0	8,4
С металличе- скими усили- вающими эк- ранами при напряжении выше 100 кВ	0,50	0,80	1,00	1,25	2,5	4,2
С люминес- центными экранами при напряжении 80 кВ и вре- мени просве- чивания 100 с	0,50-0,22	0,050-0,015	1,00-0,43	1,25-0,50	2,5-1,1	4,2-1,8

8.17 Время экспозиции выбирается опытным путем для каждого типа пленки отдельно.

8.18 При контроле сварного соединения под углом к его поверхности экспозицию следует определять для толщины, рассчитанной по формуле:

$$h_{\varphi} = \frac{h}{\cos \varphi}, \quad (8)$$

где h_{φ} – толщина металла в направлении просвечивания, мм;

h – толщина контролируемого металла, мм;

φ – угол между осью рабочего пучка и перпендикуляром к поверхности сварного соединения, град.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ФОТООБРАБОТКЕ РАДИОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ

9.1 Пленка должна храниться в первичной упаковке на стеллажах в вентилируемом помещении при температуре 14 - 22°C и относительной влажности воздуха 50 – 70%. Картонные коробки с плоской форматной пленкой устанавливаются на ребро. Банки с рулонной пленкой устанавливаются в вертикальном положении. Высота пачек снимков при их хранении в горизонтальном положении не должна превышать 200 мм. Снимки должны храниться в специальных шкафах или на стеллажах в строгом порядке в соответствии с записями в специальном журнале.

9.2 Стеллажи с радиографической пленкой должны располагаться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и не менее 0,2 м от пола, а также должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

9.3 Хранение радиографической пленки должно производиться в помещении, защищенном от воздействия ионизирующих излучений и от проникновения газов сероводорода, азотелена, аммиака и паров ртути.

9.4 Подготовку радиографической пленки к экспонированию и фотообработку снимков следует производить при неактиничном освещении. Расстояние от рабочего места до источника неактиничного освещения на пленку должно быть не менее 0,5 м. Время воздействия неактиничного превышать освещения на пленку не должно превышать 6 мин., а при использовании желто-зеленого светофильтра № 124 – 3 мин.

9.5 Для проверки неактиничности освещения необходимо засветить в течение 5 мин на рабочем месте часть пленки, наполовину закрытую черной бумагой. Освещение считается неактиничным, если после фотообработки не будет заметна граница между освещенной и неосвещенной частями.

9.6 В помещении, где производится фотообработка радиографической пленки, температура должна быть 18-24°C.

9.7 Составы обрабатывающих и восстанавливающих растворов приведены в приложении Л и в рецептах заводов-изготовителей. Допускается применение проявителя и фиксажа других составов, не снимающих качество фотообработки и выявляемость дефектов на снимке.

9.8 Режим химико-фотографической обработки пленки в баках приведен в приложении М.

9.9 Проявитель должен применяться не ранее, чем через 12 часов после приготовления.

9.10 При фотообработке в банках-танках радиографическую пленку необходимо располагать вертикально, причем расстояние между соседними пленками должно быть не менее 20 мм, а верхний край пленки должен быть ниже уровня раствора не менее, чем на 30 мм.

9.11 В процессе фотообработки необходимо обеспечивать перемешивание обрабатывающих растворов. Вместо перемешивания допускается использовать возвратно-поступательное движение пленки.

9.12 Сушка радиографических снимков должна проводиться в сухом чистом помещении.

Рекомендуется использовать специальные сушильные шкафы с вентиляцией и подогревом воздуха.

10 ТРЕБОВАНИЯ К СНИМКАМ, РАСШИФРОВКА СНИМКОВ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ, ХРАНЕНИЕ РАДИОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ

10.1 Расшифровке подлежат полностью высушенные радиографические снимки, не имеющие на поверхности царапин, загрязнений, пятен, отпечатков пальцев, подтеков, белого налета, следов электроразрядов и других дефектов, затрудняющих расшифровку снимков.

На радиографическом снимке должны быть четко видны изображения эталонов чувствительности, маркировочных и ограничительных знаков и сварного соединения.

В случае невыполнения этих условий производится повторное просвечивание изделия.

Расшифровка радиографических снимков производится в затемненном помещении на негатоскопах, яркость экранов которых выбирается согласно приложению Н.

Максимальная яркость освещения поля должна составлять не менее 10^{D+2} кд/м², где D – оптическая плотность снимка. Размеры освещенного поля должны регулироваться при помощи подвижных шторок или экранов-масок в таких пределах, чтобы освещенное поле полностью перекрывалось снимком.

10.2 Снимки, допущенные к расшифровке, должны удовлетворять следующим требованиям:

- на изображении шва и контролируемой околошовной зоны не должно быть пятен, полос, загрязнений и повреждений эмульсионного слоя;

- на снимках должны быть видны четкие изображения ограничительных меток, маркировочных знаков и эталонов чувствительности (за исключением предусмотренных настоящим стандартом случаев, когда контроль проводится без установки ограничительных меток или маркировочных знаков, или эталонов чувствительности, или тех и других);
- оптическая плотность изображений контролируемых участков шва и околошовной зоны, а также эталонов чувствительности не должна быть менее 1,5;
- чувствительность контроля, определенная по изображению эталона чувствительности (минимальная глубина канавки канавочного эталона или минимальный диаметр проволоки проволоочного эталона, видимых на снимке), должна удовлетворять требованиям таблицы 10.

Таблица 10 - Выбор чувствительности контроля

Класс сварного соединения по ГОСТ 23055	Класс чувствительности по ГОСТ 7512
1	1
2-4	2
5-7	3

10.3 Расшифровка снимков, не имеющих изображений эталонов чувствительности, допускается

- при панорамном просвечивании кольцевых сварных соединений цилиндрических и сферических пустотелых изделий при одновременном экспонировании более четырех пленок. В этих случаях, независимо от общего числа пленок, допускается устанавливать по одному эталону чувствительности на каждую четверть длины окружности сварного соединения;

- при невозможности применения эталонов чувствительности для контроля отдельных типов сварных соединений. В этих случаях допускается производить проверку чувствительность на образцах-имитаторах при отработке режимов контроля.

10.4 Если контроль проводится с расположением пленки вплотную к контролируемому участку, размеры дефектов при расшифровке снимков следует округлить до ближайших значений из ряда 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 или ближайших целых значений в миллиметрах для дефектов с размерами более 3,0 мм.

10.5 При контроле с расположением пленки на расстоянии H от контролируемого участка измеренные размеры изображений дефектов перед их округлением должны быть умножены на коэффициент

$$\alpha = \frac{f + h}{f + h + H} \quad (9)$$

10.6 При измерении размеров изображений дефектов до 1,5 мм следует применять измерительную лупу по ГОСТ 25706 с 2-5 кратным увеличением, свыше 1,5 мм – прозрачную измерительную линейку или шаблон.

10.7 Протяженность дефекта в направлении излучения ориентировочно определяется сравнением плотности изображения дефекта с плотностью почернения соответствующей канавки канавочного эталона чувствительности при условии, что радиационная толщина в месте установки эталона чувствительности и в области расположения дефектов одинаковая.

Оценка качества сварных соединений по радиографическим снимкам должна производиться в соответствии с требованиями стандартов, технических условий, требований чертежа или другой руководящей документации.

10.8 На кольцевых сварных соединениях протяженность швов определяется длиной наружной поверхности свариваемых элементов.

10.9 Результаты контроля должны записываться в журнал регистрации. Заключение о качестве сварного соединения выдается отделу технического контроля. Рекомендуемые формы журнала и заключения приведены в **приложении П**.

10.10 Для сокращения записи дефектов при расшифровке радиографических снимков и документальном оформлении результатов контроля следует использовать условные обозначения в соответствии с **приложением Р**.

10.11 Примеры условной записи дефектов при расшифровке радиографических снимков и документальном оформлении результатов контроля приведены в **приложении С**.

10.12 Скоплением называется три или более расположенных беспорядочно дефектов с расстоянием между любыми двумя близлежащими дефектами более одного, но не более трех минимальных размеров этих дефектов.

10.13 При отсутствии изображений дефектов на снимке, а также в случае обнаружения дефектов, допустимых по техническим требованиям на изделие, в заключении и в журнале регистрации результатов контроля в графе «Соответствие требованиям НТД» следует записывать «Да».

При обнаружении недопустимых по техническим требованиям на изделие дефектов следует указать обнаруженные дефекты и написать «Нет».

10.14 При необходимости местоположение дефектов в направлении излучения может быть определено по методике, приведенной в **приложении С**.

11 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

11.1 Метрологическое обеспечение радиографического контроля должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.594.

11.2 Канавочные эталоны чувствительности должны быть аттестованы метрологической службой предприятия-изготовителя и подвергаться поверке метрологической службой использующего их предприятия или сторонней организацией не реже одного раза в пять лет.

11.3 Проволочные эталоны чувствительности поверке в процессе их использования не подлежат. Эти эталоны должны изыматься из обращения при любом повреждении защитного пластикового чехла или в случае обнаружения при визуальном осмотре следов коррозии на проволоках эталона.

11.4 Денситометры, используемые для измерения оптической плотности снимков, должны иметь паспорт, в котором должны быть указаны пределы и точность измерения оптической плотности.

Денситометры должны подвергаться поверке не реже одного раза в год с указанием в паспорте даты и результатов поверки, а также предприятия, проводившего поверку.

11.5 Негатоскопы, используемые при расшифровке снимков должны иметь паспорт, в котором должна быть указана максимальная яркость освещенного поля негатоскопа.

Негатоскопы поверке не подлежат.

11.6 Стандартные средства измерения линейных размеров используемые при расшифровке снимков (линейки, измерительные лупы), подлежат поверке в установленном порядке.

11.7 Нестандартные средства измерения линейных размеров, используемые при расшифровке снимков (шаблоны, трафареты и т.п.), должны иметь идентификационные номера и свидетельства, в которых должны быть указаны пределы измеряемых размеров и погрешность их измерения. Эти средства подлежат поверке не реже одного раза в год с указанием в свидетельстве даты поверки и предприятия, проводившего поверку.

11.8 Ступенчатые наборы образцов оптической плотности, используемые для оценки оптической плотности снимков, должны иметь идентификационные номера и аттестаты, в которых должна быть указана оптическая плотность образцов.

12 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

12.1 К проведению радиографического контроля допускаются лица, прошедшие теоретическое и практическое обучение по специальной программе, согласованной и утвержденной в установленном порядке, сдавшие экзамен и получившие удостоверения о допуске их к дефектоскопии сварных соединений в соответствии с требованиями ПБ 03-440.

Программа обучения дефектоскопистов должна включать раздел по технике безопасности и производственной санитарии.

12.2 Аттестация дефектоскопистов должна проводиться в соответствии с квалификационными характеристиками, установленными для дефектоскопистов рентгено- и гаммаграфирования.

12.3 К работам по расшифровке радиографических снимков и выдаче по ним заключений о качестве сварных соединений допускаются специалисты неразрушающего контроля не ниже II уровня квалификации по радиационному контролю (РК).

12.4 Проверка квалификации специалистов осуществляется в соответствии с ПБ 03-440.

13 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

13.1 Опасными и вредными факторами для персонала при проведении радиографического контроля являются: воздействие на организм ионизирующего излучения, вредных газов (озона и окислов азота), образующихся в воздухе под воздействием излучения; возможность поражения электрическим током при обслуживании и эксплуатации рентгеновских аппаратов и гамма-установок с электрическим управлением.

13.2 Работы по радиографическому контролю следует проводить в помещениях и на рабочих местах, указанных в санитарном паспорте предприятия.

13.3 Оборудование помещений и рабочих мест должно соответствовать требованиям СП 2.6.1.758-99 «Норм радиационной безопасности (НРБ-99)», и «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99)»

13.4 Планировка помещений для радиографического контроля, радиационная защита от излучения, размещение оборудования, система устройства и блокировки и сигнализации, проведение монтажно-наладочных и ремонтно-профилактических работ, радиографический и дозиметрический контроль, требования к персоналу, занятому на работах по радиографическому контролю, должны соответствовать требованиям следующих документов:

- СП 2.6.1.1283-03 Санитарные правила при проведении рентгеновской дефектоскопии
- СП 2.6.1.1284-03 Обеспечение радиационной безопасности радионуклеидной дефектоскопии
- Санитарные правила размещения и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ;

13.5 При эксплуатации подключенных к промышленной электросети стационарных и переносных установок для радиографического контроля должна быть обеспечена безопасность работ в соответствии с требованиями «Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей» и ПОТ РМ-016.

13.6 Помещения, в которых проводится радиографический контроль, должны отвечать требованиям «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ПТБ 01-03).

13.7 При транспортировании радиоактивных источников излучения должны соблюдаться требования «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных веществ ПБТРВ-73».

13.8 Переносные гамма-дефектоскопы разрешается хранить в количестве не более двух штук в колодцах, нишах или сейфах, оборудованных в рабочей камере лаборатории, при условии, что на это имеется разрешение местной санитарно-эпидемиологической службы.

13.9 Перезарядка источников гамма-излучения должна осуществляться специализированной организацией. К этим работам допускается также специально обученный персонал предприятия по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы и при наличии специально оборудованной камеры для перезарядки.

13.10 Комплекс мероприятий при работе с применением радиоактивных веществ и других источников ионизирующего излучения должен учитывать все виды лучевого воздействия на персонал, отдельных лиц и населения в целом и предусматривать защитные мероприятия, снижающие суммарную дозу от источников излучения до уровня, не превышающего предельно-допустимой дозы. Защита должна обеспечивать снижение дозы на рабочих местах до

$1,8 \times 10^{-10}$ Кл/кгс (2,8 мР/ч).

В смежных помещениях мощность ионизирующего излучения не должна превышать $1,8 \times 10^{-11}$ Кл/кгс (0,28 мР/ч). Суммарная годовая экспозиционная доза при работе с источниками ионизирующего излучения не должна превышать $1,3 \times 10^{-3}$ Кл/кг (5 бэр). Доза облучения женщин в возрасте до 40 лет не должна превышать $2,58 \times 10^{-4}$ Кл/кг (1 бэр) за любые два месяца. Для остального персонала распределение дозы в течение года не регламентируется.

13.11 При работе вне специально оборудованных мест или помещений должны быть приняты специальные меры (установлены ограждения, предупреждающие плакаты, наблюдательные посты и т.д.), исключающие случайное попадание людей в зону, в пределах которой мощность дозы превышает $1,8 \times 10^{-11}$ Кл/кгс (0,28 мР/ч). Границы зоны должны устанавливаться в каждом конкретном случае отдельно путем дозиметрических замеров. На границе зоны вывешиваются знаки радиационной опасности по ГОСТ 17925, которые должны быть видны с расстояния не менее 3 м.

13.12 При проведении радиографического контроля панорамным способом должны применяться дефектоскопы только дистанционного управления, с механизмом перемещения источника излучения из положения хранения в рабочее положение и обратно при нахождении обслуживающего персонала в безопасной зоне.

13.13 При работе стационарных излучающих установок с направленным пучком излучения во всех случаях, когда это возможно, пучок необходимо направлять вниз или в стену, обеспечивающую защиту от излучения.

13.14 При применении излучающих аппаратов вне рентгеновских камер (на открытых площадках, цехах и т.п.) необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- предпочтительное направление излучения в сторону земли;
- наибольшее удаление источников от обслуживающего персонала;
- установку передвижных ограждений и защитных экранов;
- вывешивание знаков радиационной опасности.

13.15 К выполнению работ по радиографическому контролю, а также хранению перезарядке радиоактивных источников излучения допускаются лица, прошедшие специальный медицинский осмотр, инструктаж и сдавшие экзамен по требованиям безопасности в установленном порядке.

13.16 Лица, моложе 18 лет, к работе по радиографическому контролю не допускаются.

Женщины на весь период беременности должны быть освобождены от работ, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

13.17 Администрация предприятия, производящего радиографический контроль, обязана:

- организовывать регулярные медицинские осмотры, обучение и проверку знаний по технике безопасности, а также ежеквартальный инструктаж по технике безопасности для лиц, занятых на работах по радиографическому контролю, хранению и перезарядке радиоактивных источников излучения;

- назначить комиссию по проверке знаний по технике безопасности;

- организовать систематический дозиметрический контроль. Контроль осуществляет специальная служба радиационной безопасности или назначенными приказом руководителя предприятия лицами из числа допущенных к работе с источниками ионизирующих излучений;

- разработать инструкции по технике безопасности при радиографическом контроле, получении, хранении, перезарядке и транспортировке радиоактивных источников излучения, включающие также мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций в случае возникновения последних, познакомить с ними под роспись всех работающих непосредственно или связанных с радиографическим контролем;

- постоянно контролировать правильность хранения и использования источников ионизирующих излучений и выполнение требований безопасности.

13.18 В случае обнаружения утери радиоактивного источника, руководство предприятия обязано немедленно информировать местные органы внутренних дел и санитарного надзора.

В случае утери источника при транспортировании его за пределами предприятия, сопровождающий радиоактивный груз обязан немедленно известить органы внутренних дел и санитарного надзора, на территории которых произошла утеря источника, а также руководство своего предприятия.

13.19 О каждом случае приобретения новых и списания или передачи в другие организации имеющихся источников ионизирующих излучений администрация обязана в десятидневный срок известить местные органы санитарного надзора и внутренних дел.

13.20 Администрация предприятия, проводящего работы по радиографии, обязана не реже 2 раз в год проводить ревизию радиоактивных и других источников ионизирующих излучений, проверяя их наличие, учет, техническое состояние, условия постоянного хранения, маршруты и условия транспортирования и перемещения, условия их использования и временного хранения на рабочих местах.

13.21 В случае наличия в электрических схемах ускорителей и рентгеновских аппаратов высоковольтных электронных приборов, генерирующих неиспользуемое рентгеновское излучение, необходимо соблюдать требования действующих "Санитарных правил работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения".

13.22 Расчет биологической защиты необходимо производить на максимальную энергию и мощность дозы излучения по общепринятым методикам в соответствии с СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99).

13.23 Приготовление обрабатывающих растворов в фотокомнате рекомендуется проводить в защитных очках и противопылевом респираторе. Помещение оборудуется местной вытяжной вентиляцией для возможности проведения работ по взвешиванию химреактивов.

13.24 Нарушение правил хранения, использования, учета или перевозки радиоактивных веществ, а также незаконная перевозка этих веществ по почте или багажом, если эти действия могли повлечь тяжкие последствия, подлежат уголовной ответственности.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Основные технические характеристики рентгеновских аппаратов

Таблица А.1 - Основные технические характеристики рентгеновских аппаратов непрерывного действия

Тип аппарата	Тип рентгеновской трубки	Диапазон напряжения, кВ	Максимальный анодный ток, мА	Размер фокусного пятна, мА	Радиационный выход		Размеры рентгеновского излучателя, мм	Масса рентгеновского излучателя, кг
					Кл/кГс	Р/с		
Переносные:								
РУП-120-5-1	0,4 БПМ2-120	50 - 20	5	2х2	$6,0 \times 10^{-5}$	0,23	300х250х540	45,0
РАП-160-6П	0,7 БПК2-160	50 - 160	6	1,2х3,5	$1,5 \times 10^{-5}$	$5,8 \times 10^{-2}$	Ø 300х805	35,0
РУП-200-5-2	0,7 БПМ3-200	70 - 200	5	2х2,5	$6,5 \times 10^{-5}$	0,25	270х450х750	88,0
РАП-300-5Н	1 БПК3-300	100 - 300	5	3х3	-	-	Ø 300х1250	70,0
Передвижные:								
РАП-150-7	1 БПВ18-150	20 - 150	7	1,5х1,5	$8,2 \times 10^{-4}$	3,18	Ø 135х500	9,5
РУП-150/300-1	1,5 БПВ7-150	35 - 150	10	Ø 5	$3,9 \times 10^{-5}$	0,15	Ø 270х880	40,0
	0,3 БПВ6-150	32 - 150	2	Ø 0,3 - 1,4	$2,2 \times 10^{-4}$	0,84	Ø 270х900	35,0
	2,5 БПМ4-250	70-250	10	4х4	$2,6 \times 10^{-4}$	1,00	195х340х720	55,0
Стационарные								
РАП-150/300-01 (-0 2, -0 3)	0,3 БПВ6-150	35 - 150	2	Ø 0,3 - 1,4	$2,2 \times 10^{-4}$	0,84	Ø 270х900	35,0
	1БПВ15 - 100	10 - 100	10	1,5х1,5	$1,4 \times 10^{-4}$	0,53	Ø 90х450	8,0

Окончание таблицы А.1

Тип аппарата	Тип рентгеновской трубки	Диапазон напряжения, кВ	Максимальный анодный ток, мА	Размер фокусного пятна, мА	Радиационный выход		Размеры рентгеновского излучателя, мм	Масса рентгеновского излучателя, кг
					Кл/кГс	Р/с		
РАП-150/300-01 (-0 2, -0 3) РУП-400-5-1	1,5БПВ7-150	35-150	10	Ø 5	$3,9 \times 10^{-5}$	0,15	Ø 270x880	40
	1,2-ЗБПМ5-300	100-300	10	Ø 4	$6,0 \times 10^{-4}$	2,33	960x312x312	75
	1,5БПВ2-400	250-400	5	Ø 5	$5,2 \times 10^{-4}$	2,00	Ø 550x980	-
	1,5БПВ3-400	250-400	5	Ø 5	-	-	Анод вынесен на 590 мм	-

Примечания:

1. Под фокусным пятном подразумевается эффективное фокусное пятно-проекция излучающего участка мишени на плоскость, перпендикулярную оси рабочего пучка рентгеновского излучения трубки.
2. Радиационный выход приведен для расстояния 0,5 м от окна рентгеновской трубки.
3. Модель РАП-150/300 с индексом 01 в наименовании укомплектована четырьмя излучателями; с индексом 02 – двумя излучателями 03БПВ6-150 и 1,2-ЗБПМ5-300; с индексом 03 – тремя излучателями 1БПВ15-100, 03БПВ6-150 и 1,5БПВ7-150.

Таблица А.2 - Основные технические характеристики импульсных рентгеновских аппаратов типа «МИРА», «НОРА»

Тип аппарата	Тип рентгеновской трубки	Эффективная энергия, кэВ	Радиационный выход		Диаметр фокусного пятна, мм	Мощность потребляемая от сети, кВт	Размеры рентгеновского излучателя, мм	Масса рентгеновского излучателя, кг
			Кл/кгс	Р/с				
МИРА-1Д	ИМА6-Д	80	$1,0 \times 10^{-6}$	4×10^{-3}	2 - 3	0,3	Ø 75x298	1,5
МИРА-2Д	ИМА2-150Д	120	$2,0 \times 10^{-6}$	8×10^{-3}	3	0,4	460x120x230	6,0
МИРА-3Д	ИМА5-320Д	160	$3,1 \times 10^{-6}$	$1,2 \times 10^{-2}$	3	0,4	160x290x580	11,0
НОРА	ИМА5-320Д	200	$1,0 \times 10^{-6}$	4×10^{-3}	-	0,3	470x120x265	8,5
<p>Примечания:</p> <p>1. Радиационный выход приведен для расстояния 0,5 м от окна рентгеновской трубки.</p> <p>2. Угол раствора пучка излучения аппарата НОРА - 180°.</p>								

Таблица А.3 - Основные технические характеристики импульсных рентгеновских аппаратов типа «АРИНА»

Характеристика	АРИНА-0,2	АРИНА-2
Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке, кВ	+20 150 -10	300±30
Толщина стали, доступной для рентгенографирования, мм		
с усиливающими экранами	25	50
со свинцовой фольгой	15	30
Потребляемая мощность		
от сети 220 В, 50 Гц, {В·А}	200	700
от аккумулятора	100	400
Мощность дозы излучения на расстоянии 1 м, мкА/кг	0,5	1,5
Диаметр эффективного фокусного пятна, мм	2,5	4,0
Габариты, мм		
рентгеновского блока	460х120х175	Ø260х850
пультов управления	125х360х240	150х440х250
Масса, кг		
рентгеновского блока	6	25
сетевого пульта управления	6	17
аккумуляторного пульта управления	6	10
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 50	от минус 40 до плюс 50

Таблица А.4 - Основные технические характеристики импульсных рентгеновских аппаратов типа «ШМЕЛЬ»

Характеристика	ШМЕЛЬ-220	ШМЕЛЬ-250	ШМЕЛЬ-300
Мощность	220 кВ/0,2 мА	250 кВ/0,3 мА	300 кВ/0,25 мА
Толщина стали, доступной для рентгенографирования, мм	14	20	28
Диаметр эффективного фокусного пятна, мм	2	2,2	2,2
Тип излучателя	Универсальный	Универсальный	Универсальный
Габариты излучателя, мм	451х112х226	451х112х210	451х120х210
Масса, кг			
излучателя	8,4	8,2	8,7
общий вес	10,4	10,4	10,9

Таблица А.5 - Основные технические характеристики импульсных рентгеновских аппаратов типа «САРМА»

Характеристика	САРМА-01	САРМА-02	САРМА-03	САРМА-05	САРМА 1000
Анодное напряжение	150	200	300	500	1000
Диаметр эффективного фокусного пятна, мм	2,5	2,5	3,0	3,0	2,5
Толщина стали, доступной для просвечивания с использованием экранов, мм:					
усиливающих	20	30	50	85	120
свинцовых	10-15	15-20	25-30	40	-
Источник питания		Сеть 220В, 50 Гц или пост.12 В			220В, 50 Гц
Потребляемая мощность, В·А	100-150	100-150	100-150	350	160
Габариты, мм					
излучателя	300х70х70	300х70х70	500х90х130	620х350х350	700
пульта управления	300х130х80	300х130х80	500х140х90	600х220х220	230х155х90
диаметр основного корпуса	-	-	-	-	85
Масса, кг					
излучателя	2,5	2,5	2,5	6,0	7,0
пульта управления	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
Гарантийный срок службы,мес.	18	18	18	18	12

Таблица А.6 - Основные технические характеристики импульсных рентгеновских аппаратов типа «РАП»

Характеристика	РАП 90-5	РАП 100-10	РАП 100-5	РАП 160П-10	РАП 220-5	РАП 300-5
Диапазон анодного напряжения, кВ	30....90 через 1 кВ	10....100 через 1 кВ	10....100 через 1 кВ	40....160 через 1 кВ	50....220 через 1 кВ	70....300 через 1 кВ
Диапазон анодного тока, мА	0,2....5 через 0,1 мА	0,3....10 через 0,1 мА	0,5....10 через 0,1 мА	0,4....5 через 0,1 мА	0,3....5 через 0,1 мА	0,7....5 через 0,1 мА
Максимальная мощность, кВт	0,36	1,0	1,0	0,6	1,1	1,2
Размер фокусного пятна, мм	1,2x1,2	1,4x1,4	трапеция: высота- 1,26; средняя линия-40	1,2x1,2	2,0x2,0	2,5x2,5
Просвечивающая способность для стали (при FFD=700 мм; Д7 (Pb), Д2; экспозиция 5 мин)	4	8	8	19	35	50
Длина соединительных кабелей, м						
блок питания – моно-блок	7	7	7	7	7	7
блок питания – пульт управления	20....50	20....50	20....50	20....50	20....50	20....50
Масса, кг:						
моноблок	4,7	10,3	10,3	16	30	40
блок питания	5,4	7,6	7,6	6,3	7,6	7,6
пульт управления	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Таблица А.7 - Основные технические характеристики бетатронов

Типы бетатронов	Пределы регулирования энергии ускоренных электронов, МэВ	Мощность экспозиционной дозы		Эффективное фокусное пятно, мм	Размеры поля облучения на расстоянии 1 м от мишени, мм	Потребляемая мощность, кВт	Размеры блока излучателя, мм	Масса блока излучателя, кг
		Кл/кгс	Р/с					
Переносные и передвижные:								
МИБ-4	До 4	4,3x10 ⁻⁶	1,67x10 ⁻²	0,2x3	-	2,0	370x580x270	45
ПМБ-6М	2, 3, 4, 5, 6	1,3x10 ⁻⁶	5,0x10 ⁻³	-	180x240	1,8	Ø 400x540	100
МИБ-6	3 - 6	1,2x10 ⁻⁵	4,7x10 ⁻²	-	-	3,5	500x400x400	100
Б-18/6	6 - 18	7,8x10 ⁻⁵	3,0x10 ⁻¹	0,1x3	-	8,0	500x600x750	500
Стационарные:								
Б-30	3 - 30	6,5x10 ⁻⁴	2,5	1x1	-	30,0	1200x1700x1500	6000
Б-25/10	10 - 25	1,6x10 ⁻⁴	0,6	1x3	-	10,0	1200x1200x1200	2500
Б-35/8	12 - 35	1,1x10 ⁻³	4,2	1x1	200x200	35,0	1510x1570x1050	5000
КБС-8-25	5 - 25	1,7x10 ⁻²	67,2	1x3	-	35,0	2200x1600x1200	3200
Б-35-10 00И	10 - 35	4,3x10 ⁻³	16,7	-	-	30,0	1500x1400x1000	4500
Б-5Д-25	7 - 25	3,4x10 ⁻⁴	1,3	1x3	-	15,0	-	-

Таблица А.8 - Основные технические характеристики микротронов

Тип микротронов	Энергия ускоренных электронов, МэВ	Мощность экспозиционной дозы		Средний ток в пучке, мкА	Ток в импульсе, мА	Эффективное фокусное пятно, мм	Потребляемая мощность, кВт	Размеры блока излучателя, мм	Масса блока излучателя, кг
		Кл/кгс	Р/с						
Малогобаритный	7,3	$8,3 \times 10^{-5}$	0,3	0,35	-	Ø 1,5	-	-	230
МД-10	10,0	$8,8 \times 10^{-3}$	34,0	50,0	100	Ø 2,0	15	1200x1500x1500	2000
РМД-10Т	8,0 – 12,0	$4,4 \times 10^{-3}$ - $8,8 \times 10^{-3}$	17,0 – 34,0	50,0	50	1x2	20	1100x1100x1500	1500
МТ-20	20,0	$3,4 \times 10^{-2}$	134,0	30,0 – 50,0	50	Ø 3,0	20	-	2500
МР-30	30,0	$7,0 \times 10^{-2}$	270,0	15,0	60	Ø 3,0	20	-	3000

Таблица А.9 - Технические характеристики гамма-дефектоскопов

Тип дефектоскопа	Конструктивное исполнение	Привод	Максимальное удаление источника от радиационной головки, м	Масса радиационной головки, кг	Толщина просвечиваемого металла (по стали), мм
Гаммарид-192/40Т	Переносной	Ручной	0,25	13	5 - 60
Гаммарид-192/4	Переносной	Ручной	5,0	6	5 - 40
Гаммарид-192/120	шланговый	Ручной	12,0	16	5 - 80
Гаммарид-192/120Э	то же	Ручной	12,0	17	5 - 80
Гаммарид-192/120М	Передвижной	Ручной и электромеханический	12,0	17	5 - 80
Гаммарид-60/40	Переносной	Ручной	0,25	145	30 - 200
Гаммарид-170/400	Передвижной	Ручной и электромеханический	12,0	8	1 - 40
Стапель-5М	Переносной	Ручной	0,08	8	6 - 60
			-		

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Характеристика радиоактивных источников, применяемых в гамма-дефектоскопии.

Комплектация гамма-дефектоскопов источниками излучения

Таблица Б.1 - Характеристика радиоактивных источников, применяемых в гамма-дефектоскопии

Радионуклид	Период полураспада	Энергия основных фотонов, Мэв	Полная гамма-постоянная, А Кл м ² / кг с Бк	Тип источника	Активность источника		Мощность экспозиционной дозы на расстоянии 1м	
					Бк	Ки	Кл/кг с	Р/с
Tm-179	129 дней	0,053 (K _a Yb) 0,084; тормозное излучение с эффективной энергией 0,3	0,0516	ИГИ-Ту-3	1,6x10 ¹³	432	3,1x10 ⁻⁸	1,2x10 ⁻⁴
Se-75	118,5 дней	0,077; 0,136; 0,265; 0,604	0,3770	ИГИ-Се-5	3,2x10 ¹¹	8,6	1,2x10 ⁻⁷	4,7x10 ⁻⁴
Ir-192	74,5 дней	0,296; 0,316; 0,468; 0,604	0,8930	ГИИД-1	4,4x10 ¹⁰	1,2	3,9x10 ⁻⁸	1,5x10 ⁻⁴
				ГИИД-2	1,4x10 ¹¹	3,9	1,3x10 ⁻⁷	5,0x10 ⁻⁴
				ГИИД-3	4,3x10 ¹¹	11,6	3,9x10 ⁻⁷	1,5x10 ⁻³
				ГИИД-4	7,2x10 ¹¹	19,4	6,5x10 ⁻⁷	2,5x10 ⁻³
				ГИИД-5	1,4x10 ¹²	38,7	1,3x10 ⁻⁶	5,0x10 ⁻³
				ГИИД-6	4,3x10 ¹²	116,1	3,9x10 ⁻⁸	1,5x10 ⁻²
Cs-137	30,2 года	0,661	0,6300	ГИД-Ц-1	6,4x10 ¹⁰	1,74	3,9x10 ⁻⁸	1,5x10 ⁻⁴
				ГИД-Ц-2	2,7x10 ¹¹	7,2	1,6x10 ⁻⁷	6,2x10 ⁻⁴
Co-60	5,7 года	1,17; 1,33	2,4950	ГИК-2-6	1,2x10 ¹²	33,4	3,1x10 ⁻⁶	1,2x10 ⁻²

Таблица Б.2 - Комплектация гамма-дефектоскопов источниками излучения

Тип источника излучения	Размеры источника, мм				Тип аппарата						
	Активная часть		Ампула		Гаммаро-ид 192/40Т	Гаммаро-ид 192/4	Гаммаро-ид 192/120М	Гаммаро-ид 192/120	Гаммаро-ид 60/40	Гаммаро-ид 170/400	Сталь-5М
	диа-метр	высота	диа-метр	высота							
ГИИД-1	0,5	0,5	4,0	5,0	+	+	+	+		+	+
ГИИД-2	1,0	1,0	4,0	5,0	+	+	+	+		+	+
ГИИД-3	1,5	1,5	4,0	5,0	+		+	+			+
ГИИД-4	2,0	2,0	4,0	5,0	+		+	+			
ГИИД-5	3,0	3,0	5,0	6,0	+		+	+			
ГИИД-6	4,0	4,0	6,0	7,0			+	+			
ИГИ-Ту-3	9,0	7,0	12,0	10,0						+	
ИГИ-Се-5	11,5	11,0	16,5	16,5						+	
ГИД-Ц-1	3,5	3,5	6,0	10,0	+	+	+	+			
ГИД-Ц-2	5,0	5,0	8,0	12,0	+		+	+			
ГИК-2-6	4,0	4,0	6,0	7,0					+		

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

**Наиболее распространенные рентгенографические пленки для просвечивания
металла разных толщин**

**Таблица В.1 - Наиболее распространенные отечественные рентгенографические пленки
для просвечивания металла разных толщин**

Радиационная толщина, мм	Тип рентгенографической пленки
До 5 включительно	РТ-5, РТ-5Д, РТ-ИМ, РТ-ИЩ, РНТМ-1Д
Свыше 5 до 20 включительно	РТ-3, РТ-4М, РТ-4Щ, РНТМ-1Д
Свыше 20 до 60 включительно	РТ-1, РТ-1Д, РТ-3, РТ-4М, РТ-4Щ, РНТМ-1Д
Свыше 60	РТ-1, РТ-1Д, РТ-2, РТ-3, РТ-4М, РТ-4Щ, РНТМ-1Д
Примечание- Разрешающая способность и коэффициент контрастности возрастают по порядку расположения пленок в ряду	

**Таблица В.2 - Наиболее распространенные зарубежные рентгенографические пленки,
аналогичные пленкам РТ**

Россия	США	Германия
РТ-5, РТ-5Д	Микротекс	D2
РТ-4М, РТ-4Щ, РНТМ-1Д	Кристаллекс	D4
РТ-3	Идастрекс	D7
РТ-1, РТ-1Д	Кодирекс	D10
РТ-2	Индастрекс	S

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

Таблица Г.1 -Толщина защитных свинцовых экранов

Источник излучения	Толщина защитного экрана, мм
Рентгеновский аппарат с напряжением на рентгеновской трубке до 200 кВ Гамма-дефектоскоп с нуклидами: Tm^{170} Se^{75}	До 1,0
Рентгеновский аппарат с напряжением на рентгеновской трубке св. 200 кВ Гамма-дефектоскоп с нуклидами: Ir^{192} Cs^{137} Co^{60}	От 1,0 до 2,0
Ускоритель электронов с энергией излучения от 1 до 15 МэВ	Св. 2,0

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(рекомендуемое)

Таблица Д.1 - Выбор маркировочных знаков

Контролируемая толщина, мм	Номер набора		Габаритные размеры маркировочных знаков, мм
	букв	цифр	
До 10	1	5	5,0x3,2x1,0
Св. 10 до 50 включ.	2	6	8,0x5,0x1,5
" 50 " 80 "	3	7	12,0x7,7x2,5
Св 80	4	8	18,0x11,5x5,0

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)
Вспомогательное оборудование и приспособления для радиографического контроля

Таблица Е.1 - Вспомогательное оборудование и приспособления для радиографического контроля

Наименование	Тип	Нормативно-техническая документация	Техническая характеристика
Стекло рентгеновское защитное	ТФ-5	ГОСТ 9541	Экранное прямоугольное Размеры, мм: 240х180 300х240 356х356 400х300 400х400
	ТФ-105		Оконное прямоугольное Размеры, мм: 500х400 400х300
Электротельфер для подъема контейнеров	ТЭ-0,5	-	Грузоподъемность, кгс - 500
Рамки из нержавеющей стали для проявления радиографических пленок	-	МРТУ 42-315-62	Размеры, мм: 138х180 180х240 240х300 150х400 300х400 356х356
Часы настольные с электрическим звуковым сигналом "Янтарь"	ГР 2.811.017	ТУ 25-07-547-71	<div>Диапазон, мин</div> <div>Погрешность, с</div> <div>0 – 10 15</div> <div>10 – 20 25</div> <div>20 – 50 40</div>

Продолжение таблицы Е.1

Наименование	Тип	Нормативно-техническая документация	Техническая характеристика
Автомат для химико-фотографической обработки экспонированной пленки	АФ-20	-	Предназначен для обработки пленок РТ-1Д, РТ-5Д, РНТМ-1Д. Производительность 25 пленок, ч
Фонарь неактиничный	-	МРТУ 42-1595-62	Светофильтр желто-зеленый Размер мм 180х240
Светофильтры защитные	№ 107 № 124	ТУ 6-17-678-75	№ 107 – темно-красный № 124 – Желто-зеленый Размеры, мм: 90х120 100х150 130х180 180х240 240х300
Баки для обработки рентгенограмм		МРТУ 42-2470-65	Емкость баков, л: для проявления и ополаскивания – 15; для фиксирования – 30; для промывки - 130
Шкаф сушильный для радиографических пленок	2Ц-1193	МРТУ 42-1867-60	Время сушки, мин: в верхней cassette – 30 в нижней – 40
Негатоскоп с измерительным блоком плотности почернения ОФ-1-Д	ОД-11Н	ТУ 25-06.2933-82	Размер экрана, мм 100х200 Яркость регулируется плавно до 5×10^4 Кд/м ²

Окончание таблицы Е.1

Наименование	Тип	Нормативно-техническая документация	Техническая характеристика
Измерительная лупа	ЛИ-3	ГОСТ 25706	Цена деления 0,1 мм Усилие отрыва от плиты 4 мм не менее 1,5 кгс. Комплектность - 4 шт.
Магнитный держатель	МД-10	ГОСТ 15843	
Негатоскоп "Рапан"	ОД-10Н	ТУ 26-06.1933-80	Размер экрана, мм 300х140. Яркость регулируется до $3,5 \times 10^6$ Кд/м ² . Изображение диафрагмируется шторками. Малый экран диаметром 20 мм. Яркость 10^6 Кд/м ² .

Таблица Е.2 - Вспомогательные приборы для радиографического контроля

Наименование	Тип	Нормативно-техническая документация	Техническая характеристика
Двухлучевой регистрирующий микрофотометр	ИФО-451	ТУ 3-3.891-74	Предназначен для регистрации плотностей почернения фотоэмульсии радиографической пленки в диапазоне 0 - 2,5 ед. опт. пл. Измерение оптической плотности почернения радиографических пленок в диапазоне 0 - 4 ед. опт. пл. Пятно измерения диаметром 3 мм. Точность $\pm 0,02$ ед. опт. пл.
Универсальный денситометр	СР-25М1	ТУ 3-3.1582-78	
Гамма-экспониметр	ГЭ-1, ГЭУ-1, ГЭ-5И	-	Определение величины экспозиций при просвечивании гамма-излучением. Чувствительность не менее 10^9 Кл/кгс МЭД не более 3×10^{-5} Кл/кгс Экспозиция 20 - 1200 с.
Рентгеновский экспониметр	РЭП-1	-	Предназначен для определения экспозиции при просвечивании рентгеновским излучением. МЭД $(8,5 - 85) \times 10^{-8}$ Кл/кгс. Экспозиция 10-1000 с

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(рекомендуемое)
Технологическая операционная карта

Ж.1 Форма технологической операционной карты рентгенографического контроля
Технологическая операционная карта рентгенографического контроля

Эскиз изделия с указанием мест контроля							Основная надпись по ГОСТ 3.1103					
							Шифр изделия					
							Наименование и марка материала					
							ГОСТ, ОСТ, ТУ на контроль					
							Рентгеновский аппарат					
							Рентгеновская трубка					
							Радиографическая пленка					
							Усиливающие экраны					
							Приспособления для контроля					
							ОСТ, ТУ на приемку					
Содержание перехода (обозначение участка)	Схема контроля	Маркировка снимка	Толщина сварного соединения, мм	Длина участка, см	Размер пленки, мм	f, см	U, кВ	I, мА	t, мин	Эталон	Чувствительность, мм	Особые указания
							Основная надпись по ГОСТ 3.1103					

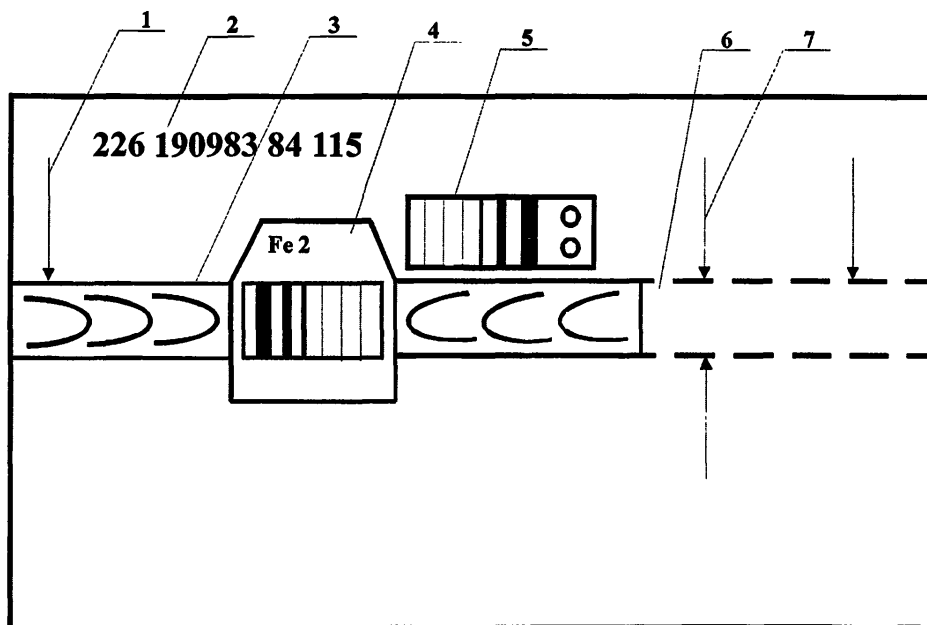
Ж.2 Форма технологической операционной карты гаммаграфического контроля

Технологическая операционная карта гаммаграфического контроля

Эскиз изделия с указанием мест контроля

Основная надпись по ГОСТ 3.1103											
Шифр изделия											
Наименование и марка материала											
ГОСТ, ОСТ, ТУ на контроль											
Гамма-дефектоскоп											
Радионуклид											
Источник											
Радиографическая пленка											
Приспособления для контроля											
ОСТ, ТУ на приемку											
Содержание перехода (обозначение участка)	Схема контроля	Маркировка снимка	Толщина сварного соединения, мм	Длина участка, см	Размер пленки, мм	МЭД, Кл/кгс	f, см	t, мин	Эталон	Чувствительность, мм	Особые указания
											Время просвечивания корректируется в соответствии с периодом полураспада радионуклида
						Основная надпись по ГОСТ 3.1103					

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(справочное)
Расположение изображений маркировочных знаков на снимке



1 - ограничительные знаки; 2 - маркировочные знаки; 3 - сварной шов с усилением; 4 - проволочный эталон чувствительности; 5 - канавочный эталон чувствительности; 6 - сварной шов со снятым усилением; 7 - метки на границе шва со снятым усилением

Рисунок И.1 - Пример расположения изображений маркировочных знаков на радиографическом снимке

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(рекомендуемое)

Формулы для расчета минимального количества участков и число снимков при контроле по различным схемам

Таблица К.1 - Формулы для расчета минимального количества участков в зависимости от схемы контроля

Схема контроля, номер чертежа	Минимальное количество участков, n
2а	$N = \frac{180^\circ}{\arcsin \frac{0,6d}{D} - \arcsin \frac{0,6d}{2f + D}}$
2б	$N = \frac{180^\circ}{\arcsin \frac{0,8l}{D}}$
2в	$N = 2 \text{ с поворотом на } 90^\circ$
2г	$N = \frac{180^\circ}{36,8^\circ + \arcsin \frac{0,8d}{2f + D}} \text{ при } \frac{d}{D} \geq 0,75$ $N = \frac{180^\circ}{\arcsin \frac{0,8d}{D} + \arcsin \frac{0,8d}{-2f + D}} \text{ при } \frac{d}{D} < 0,75$
2д	$N = \frac{180^\circ}{\arcsin \frac{0,8d}{D}}$
2е	$N = 3 \text{ при } \frac{d}{D} \geq 0,625$ $N = \frac{90^\circ}{\arcsin \frac{0,8d}{D}} \text{ при } \frac{d}{D} < 0,625$
2ж	$N = \frac{90^\circ}{\arcsin \frac{0,8d}{D}}$

Таблица К.2 - Число снимков при контроле по схеме, приведенной на рисунке 2а

$\frac{f}{d}$	Число снимков не менее, при $\frac{d}{D}$				
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0,50	30	22	17	13	11
0,60	27	20	15	12	10
0,75	24	18	14	11	9
1,00	20	16	13	10	9
1,20	19	14	12	9	8
1,50	17	13	11	9	8
2,00	15	12	10	8	7
4,00	13	11	9	8	7
10,00	12	10	8	7	6
20,00	11	9	8	7	6

Таблица К.3 - Число снимков при контроле по схемам, приведенным на рисунке 2б (при $d=1$) и 2д

$\frac{d}{D}$	Число снимков
0,50	8
0,60	6
0,70	5
0,90	4
0,95	3
Примечание - При контроле по схеме, приведенной на рисунке 2б (при $d>1$), минимальное число снимков определяется опытным или графическим путем.	

Таблица К.4 - Число снимков при контроле по схеме, приведенной на рисунке 2е

$\frac{d}{D}$	Число снимков
0,500	4
0,625	3
0,700	3

Таблица К.5 - Число снимков, при контроле по схеме, приведенной на рисунке 2ж

$\frac{d}{D}$	Число снимков
0,500	4
0,625	3
0,700	2

Таблица К.6 - Число снимков при контроле по схеме, приведенной на рисунке 2г

$\frac{f}{d}$	Число снимков при $\frac{d}{D}$				
	0,4	0,5	0,6	0,75	0,9
0,5	6	5	4	3	3
2,5	7	6	5	4	4
5,0	8	7	6	5	4
20,0	9	7	6	5	5
40,0	10	8	7	5	5

Примечание - Таблицы К.2 + К.6 приведены для ориентировочного определения числа стыков.

ПРИЛОЖЕНИЕ Л (рекомендуемое)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ПРИ РАДИОГРАФИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ

Л.1 Определение экспозиции при контроле рентгеновским аппаратом непрерывного действия.

При использовании в качестве источника излучения рентгеновского аппарата непрерывного действия экспозиция определяется как произведение анодного тока трубки рентгеновского аппарата (I) в миллиамперах на величину времени экспозиции (t) в минутах по формуле:

$$I \cdot t = 90 \chi \frac{(f + h + h)^2}{S_{0,85}}, \quad (\text{Л.1})$$

где χ - коэффициент, определяемый в зависимости от толщины просвечиваемого металла и напряжения на рентгеновской трубке по номограммам рисунков Л.1 + Л.4;

f - расстояние от источника излучения до изделия, мм;

h - толщина изделия, мм;

H - расстояние от пленки до поверхности изделия, обращенной к пленке, м;

$S_{0,85}$ - чувствительность используемой для контроля радиографической пленки, P^{-1} .

В случае использования радиографической пленки с усиливающими экранами чувствительность пленки определяется с учетом этих экранов.

Пример - Дано: наружный диаметр изделия - 400 мм;

внутренний диаметр изделия - 360 мм;

толщина изделия - 20 мм;

материал - сталь;

рентгеновский аппарат - РУП-150/300-10

с трубкой 2,5БПМЧ-250;

радиографическая пленка РТ-1 с металлическими усиливающими экранами;

схема просвечивания - по рисунку 2а;

чувствительность контроля - по 2-му классу;

расстояние от пленки до изделия - 10 мм.

Определить время экспозиции при токе 5 мА.

Решение. По формуле таблицы 5 для схемы рисунка 2а определяется минимальное расстояние от источника излучения до поверхности контролируемого сварного соединения

$$f = 1,1 C (D - d),$$

$$\text{где } C = \frac{\Phi}{K}, \text{ при } \frac{\Phi}{K} \geq 2 \quad \text{и } C = 2 \text{ при } \frac{\Phi}{K} < 2.$$

Размер фокусного пятна Φ для трубки 2,5БПМЧ-250 (таблица А.1) равен 4 мм.

Требуемая чувствительность контроля K по 2-му классу для изделия толщиной 20 мм (из таблицы 3) равна 0,4 мм.

$$\frac{\Phi}{K} = \frac{4}{0,4} = 10 > 2, \text{ тогда } C = \frac{\Phi}{K}; \quad f = 1,1 \text{ С } (D - d) = 1,1 \times 10 \times 40 = 440 \text{ мм}$$

Принимаем f , равное 0,7 м.

$S_{0,85}$ для РТ-1 без усиливающих экранов равна 25 Р^{-1} .

Для $U = 160 \text{ кВ}$ по номограмме рисунка Л.1 определяется χ , равная 8.

$$I \cdot t = 90 \cdot 8 \cdot \frac{0,73^2}{25} = 15 \text{ мА} \cdot \text{мин.}$$

Время экспозиции на пленку РТ-1 без усиливающих экранов равно 3 мин

Коэффициент перехода для пленки РТ-1 с металлическими усиливающими экранами $k_0 = 0,5$.

$$t = \frac{t_0 \cdot k}{k_0},$$

где t_0 - время экспозиции определенное по формуле (Л 1) для заданной пленки и заданного

варианта зарядки кассет;

k_0 - коэффициент перехода для заданной пленки и варианта зарядки кассет, т.е. для условий, в которых определялось t_0 ;

t - время экспозиции на другую пленку или другой вариант зарядки кассет;

k - коэффициент перехода для пленки и варианта зарядки кассет, для которых определяется t .

В результате время экспозиции на пленку РТ-1 с металлическими усиливающими экранами равно 1,5 мин

Л.2 Определение экспозиции при контроле импульсным рентгеновским аппаратом.

При использовании в качестве источника излучения импульсного рентгеновского аппарата время экспозиции на пленку РТ-1 с металлическими усиливающими экранами при фокусном расстоянии равном 30 см определяется по номограмме рисунка Л-5.

При контроле с другим фокусным расстоянием расчетное время экспозиции выбирается по формуле

$$t_p = t_n \frac{F^2}{900}, \quad (\text{Л.2})$$

где t_p - расчетное время экспозиции, мин;

t_n - время экспозиции, найденное по номограмме, мин;

F - фокусное расстояние, выбираемое при съемке, см.

$$F = f + h \quad (\text{Л.3})$$

При определении времени экспозиции на радиографическую пленку другого типа рекомендуется пользоваться коэффициентами перехода.

Пример - Дано: толщина изделия - 10 мм;
 радиографическая пленка - РТ-2 с металлическими усиливающими экранами;
 рентгеновский аппарат - МИРА-2Д;
 фокусное расстояние - 40 см.
 Определить время экспозиции.

Решение: По номограмме Л.5 время экспозиции для просвечивания толщины 10 мм аппаратом МИРА-2Д на пленку РТ-1 с металлическими усиливающими экранами при фокусном расстоянии 30 см составляет 2,7 мин.

При фокусном расстоянии 40 см время экспозиции на пленку РТ-1 равно

$$t_p = 2,7 \frac{40^2}{900} = 4,8 \text{ мин.}$$

Время экспозиции на пленку РТ-2 с металлическими усиливающими экранами равно

$$t = \frac{t_p k_0}{k} = \frac{4,8 \cdot 0,8}{0,5} = 8 \text{ мин.}$$

Л.3 Определение экспозиции при использовании в качестве источников излучения радиоактивных нуклидов.

Л.3.1 Время экспозиции можно определить при помощи универсальных номограмм, приведенных на рисунках Л.6 + Л.8. Номограммы построены для радиографической пленки РТ-1 с металлическими усиливающими экранами по заданной мощности экспозиционной дозы Р излучения источника и толщине металла при оптической плотности снимка $D_{\text{опт.}}$ равной 1,5 ед.опт.пл.

Контроль производится источниками: тулий-170, селен-75, иридий-192, цезий-137, кобальт-60.

Номограммой нужно пользоваться следующим образом. Пусть требуется проконтролировать стальное изделие толщиной 15 мм на пленку РТ-1 с усиливающими металлическими экранами толщиной 0,09/0,2 мм; источник излучения - иридий-192, мощность экспозиционной дозы на расстоянии 1 м на момент просвечивания $6,2 \times 10^{-8}$ Кл/кгс, фокусное расстояние - 80 см.

По номограмме рисунка Л.6 на шкале для Ir-192 находится значение толщины изделия 15 мм и проводится горизонтальная линия до пересечения с вертикальной линией, проходящей через значение мощности экспозиционной дозы $6,2 \times 10^{-8}$ Кл/кгс. От найденной точки пересечения проводится линия параллельно диагоналям до пересечения с вертикальной линией, соответствующей фокусному расстоянию, равному 80 см. от точки пересечения проводится горизонтальная линия до оси ординат и определяется время экспозиции. В данном случае оно равно 0,126 ч.

Пример - Дано: Толщина изделия - 70 мм;

материал - сталь;

гамма-дефектоскоп Гаммарид-60/40;

источник излучения - ГИК-2-6;

мощность экспозиционной дозы на расстоянии 1 м $P_0 = 3,1 \times 10^{-6}$ Кл/кгс (по паспорту);

пленка РТ-2 с усиливающими металлическими экранами толщиной 0,3/0,4 мм;

фокусное расстояние - 85 см;

время, прошедшее с момента паспортизации - 8 лет.

Определить время экспозиции.

Решение. По номограмме рисунка Л.9 определяется мощность экспозиционной дозы на расстоянии 1 м от источника к моменту проведения контроля. Она составляет 35% паспортного значения, т.е.

$$P = 3,1 \times 10^{-6} \times 0,35 = 1,1 \times 10^{-6} \text{ Кл/кгс.}$$

По номограмме Л.6 определяется время экспозиции на пленку РТ-1 с металлическими усиливающими экранами. Оно равно 0,15 ч.

По таблице 9 определяется переходной коэффициент для пленок РТ-1 и РТ-2 с металлическими экранами.

Время экспозиции на пленку РТ-2 с металлическими усиливающими экранами

$$t = \frac{0,15 \cdot 0,8}{0,5} = 0,24 \text{ ч.}$$

Время экспозиции ориентировочно составляет 15 мин.

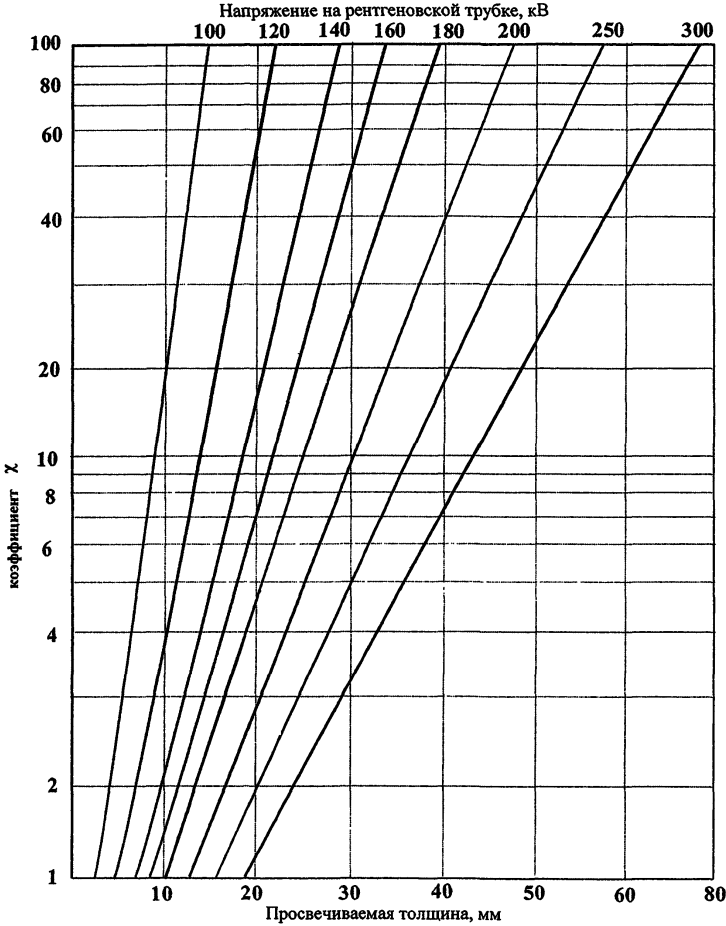


Рисунок Л.1 - Номограмма для определения коэффициента χ при рентгенографическом контроле стали

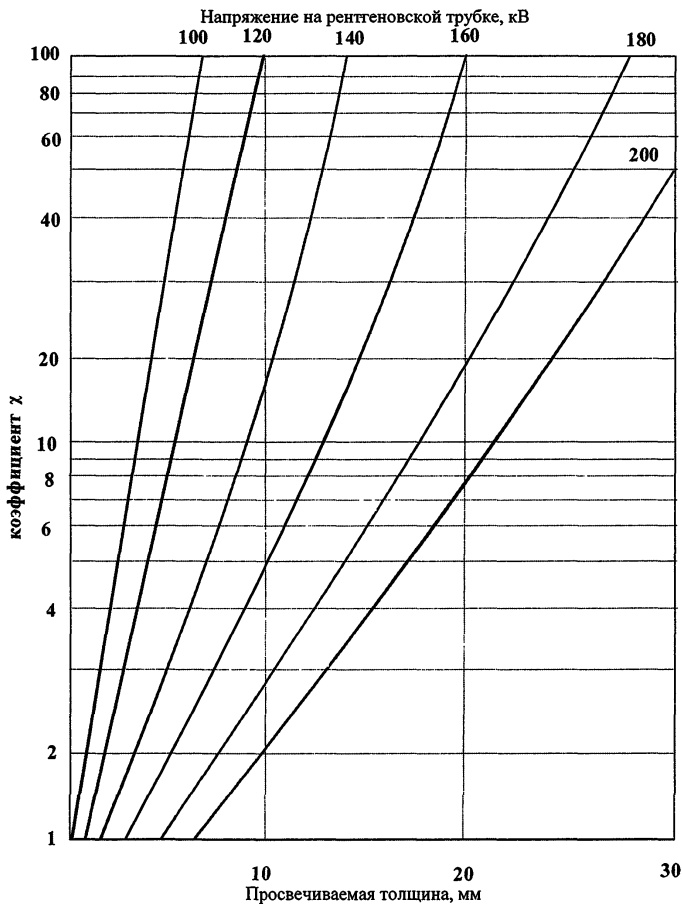


Рисунок Л.2 - Номограмма для определения коэффициента χ при рентгенографическом контроле сплавов на основе меди

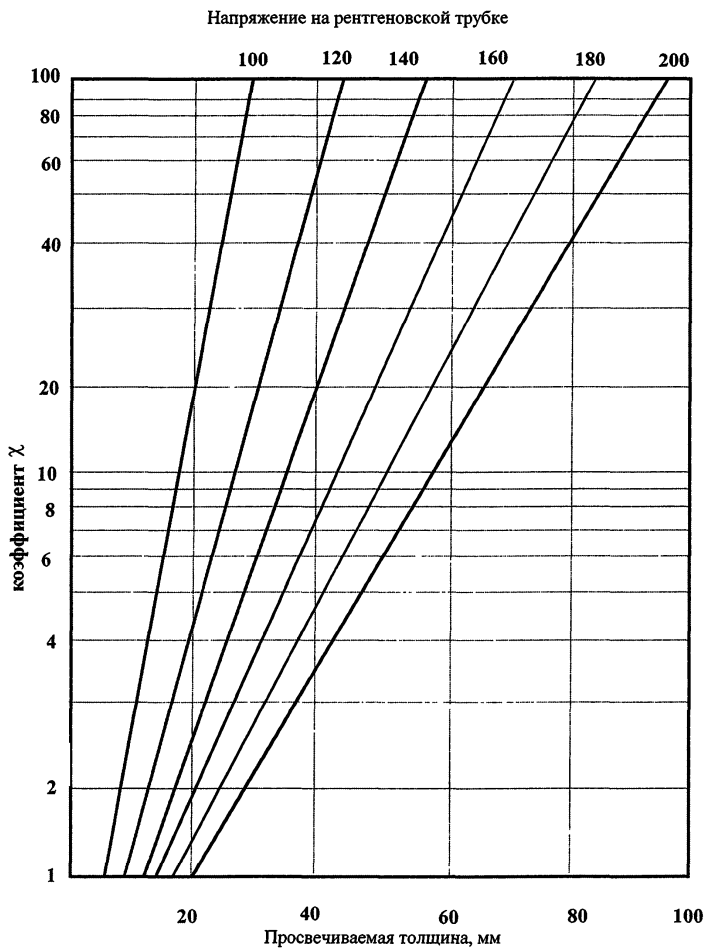


Рисунок Л.3 - Номограмма для определения коэффициента χ при рентгенографическом контроле сплавов на основе титана

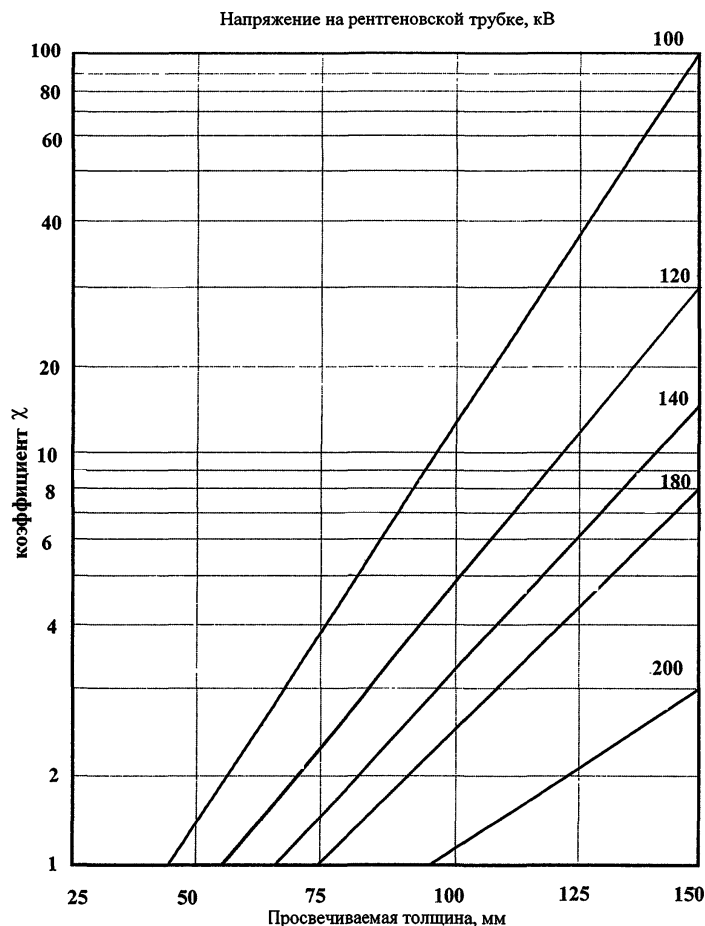
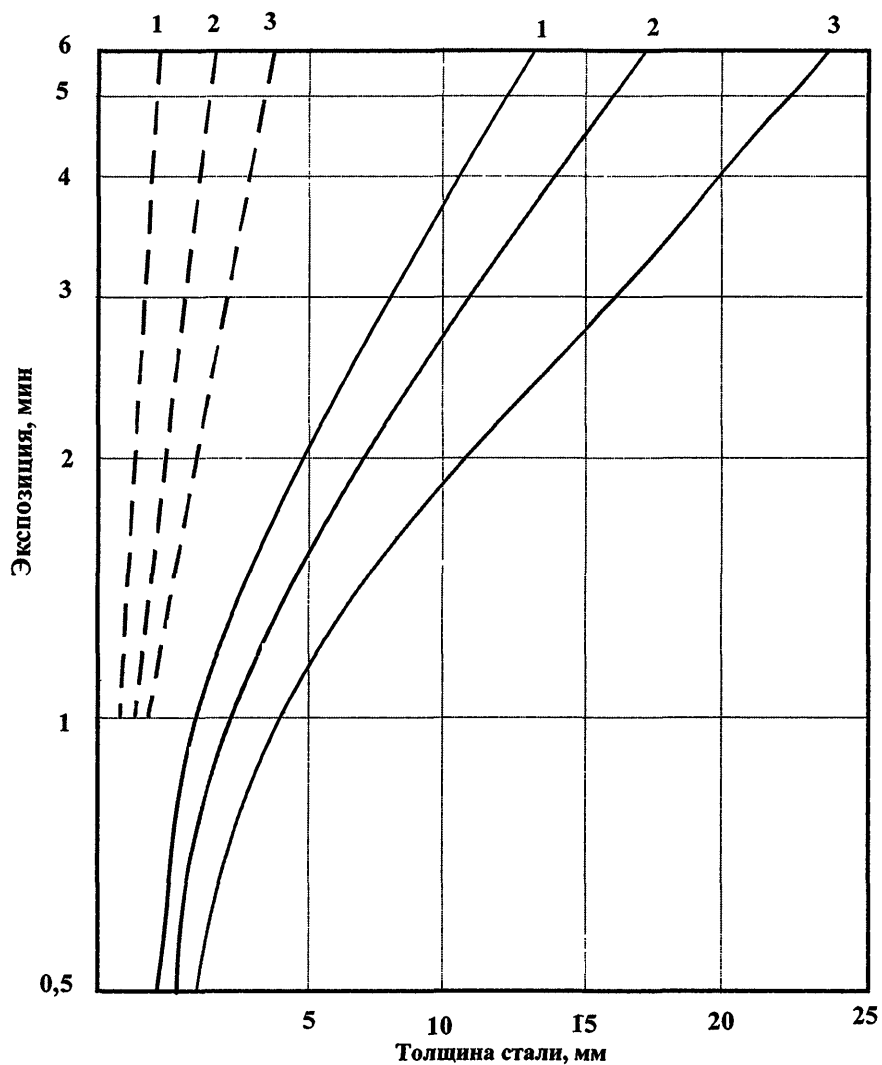


Рисунок Л.4 - Номограмма для определения коэффициента χ при рентгенографическом контроле сплавов на основе алюминия



1 - МИРА-1Д; 2 - МИРА-2Д; 3 - МИРА-3Д на пленки РТ-1(—) и РТ-5 (----) с оловянисто-свинцовыми экранами толщиной 0,05 мм ($F = 30$ см; оптическая плотность потемнения 1,8 - 2,0).

Рисунок Л.5 - Номограмма для определения экспозиций просвечивания стали излучением импульсных рентгеновских аппаратов

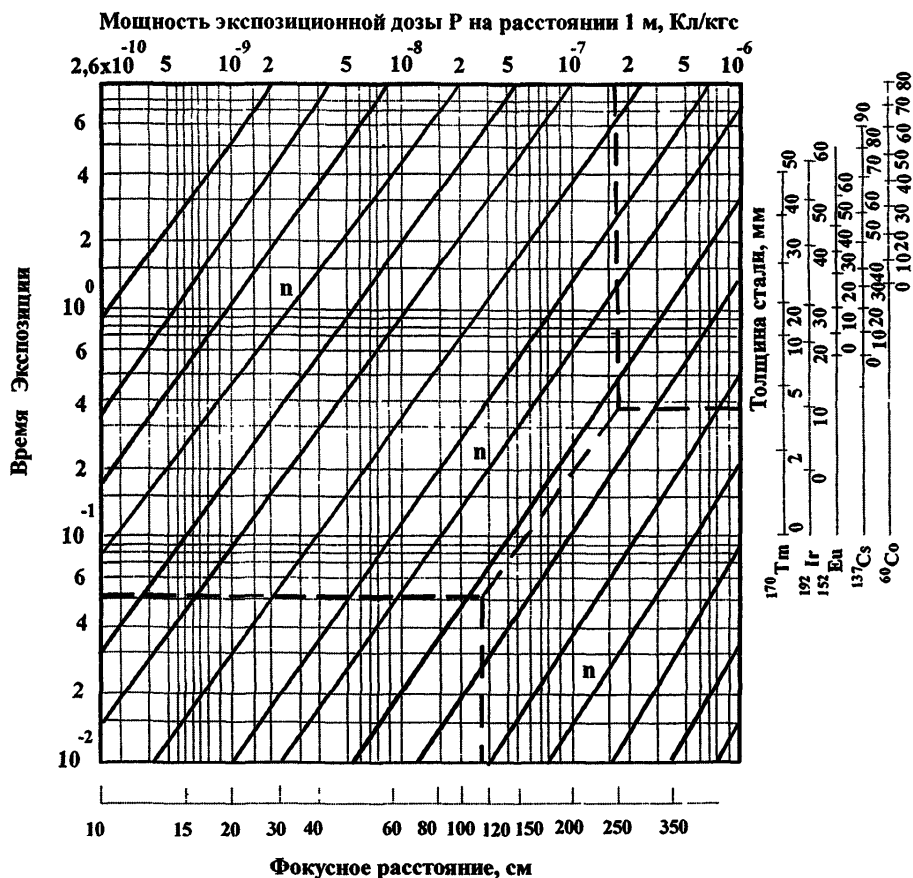


Рисунок Л.6 - Универсальная номограмма для определения времени экспозиции сплавов на основе железа на пленку РТ-1 (при $S = 1,5$) источниками ^{170}Tm (экраны 0,09/0,09 мм Pb), ^{192}Ir (экраны 0,09/0,2 мм Pb), ^{137}Cs (экраны 0,1/0,2 мм Pb), ^{152}Eu (экраны 0,1/0,2 мм Pb), ^{60}Co (экраны 0,3/0,5 мм Pb),

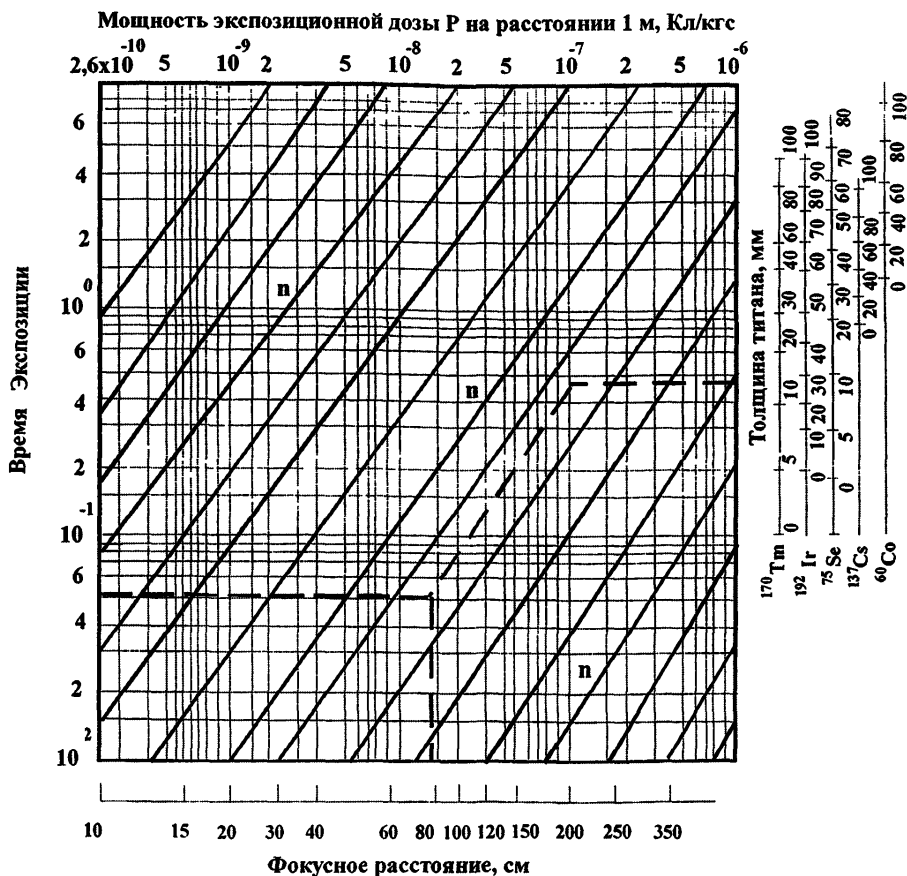


Рисунок Л.7 - Универсальная номограмма для определения времени экспозиции сплавов на

основе титана на пленку РТ-1 (при $S = 1,5$) источниками

^{170}Tm (экраны 0,09/0,09 мм Pb),

^{192}Ir (экраны 0,09/0,2 мм Pb),

^{75}Se (экраны 0,09/0,2 мм Pb),

^{152}Eu (экраны 0,1/0,2 мм Pb)

^{137}Cs (экраны 0,1/0,2 мм Pb),

^{60}Co (экраны 0,3/0,5 мм Pb).

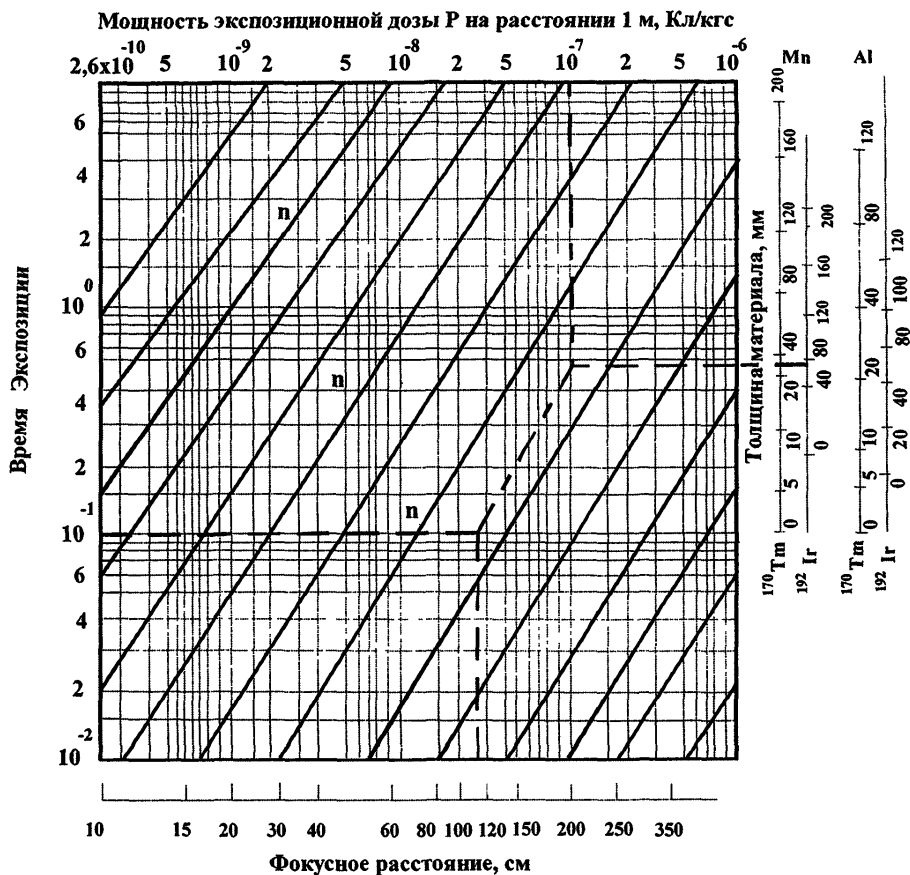
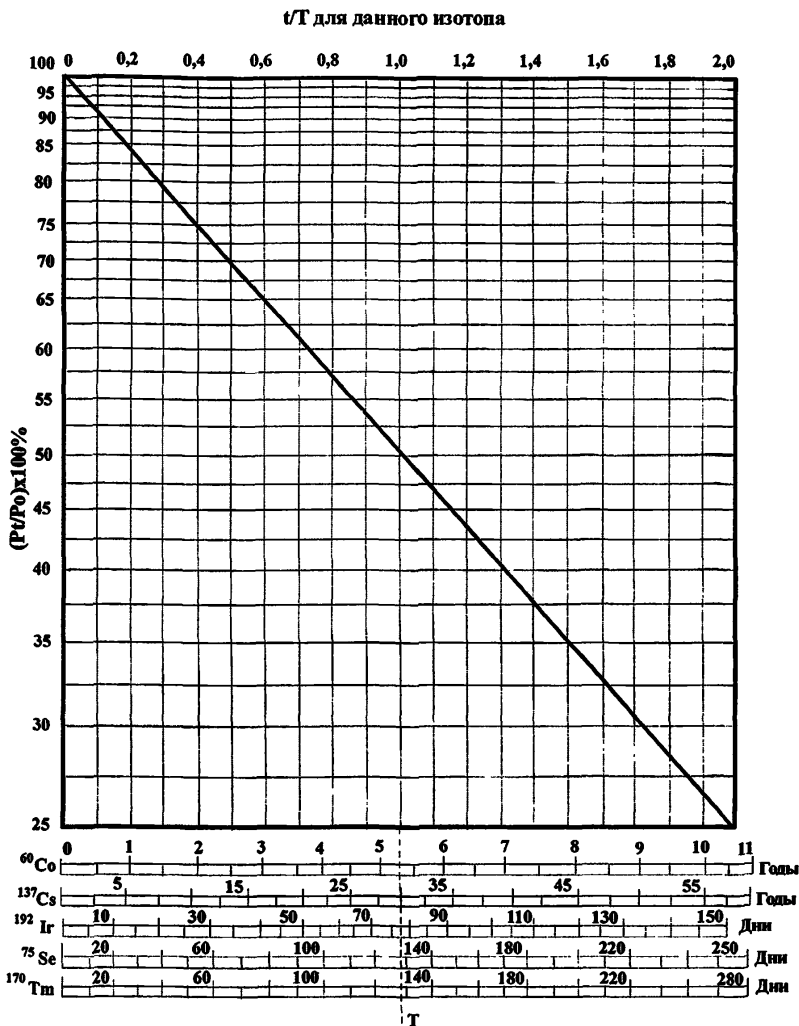


Рисунок Л.8 - Универсальная номограмма для определения времени экспозиции сплавов на основе алюминия на пленку РТ-1 (при $S = 1,5$) источниками:

^{170}Tm (экраны 0,09/0,09 мм Pb);

^{192}Ir (экраны 0,09/0,2 мм Pb)



P_0 - начальная мощность экспозиционной дозы источника, указанная в паспорте;
 P_1 - мощность экспозиционной дозы по истечении времени t ; T - период полураспада изотопа

Рисунок Л.9 - Относительное изменение во времени мощности экспозиционной дозы $(P/P_0) \times 100\%$ радиоактивных источников излучения

Л.3.2 Время экспозиции в минутах при гаммаграфическом контроле можно определить и по формуле:

$$t = t_o \left(\frac{f + h + H}{f_o} \right)^2 \cdot \frac{P_o}{P} \chi, \quad (\text{Л.4})$$

где t_o - время экспозиции, необходимое для получения заданной оптической плотности рентгеновской пленки при нулевой толщине поглотителя, определяемое

для данного типа пленки и источника излучения опытным путем, мин;

f_o - фокусное расстояние при определении t_o , мм;

f - расстояние от источника излучения до поверхности сварного соединения при радиографическом контроле, мм;

h - толщина сварного соединения, мм;

H - расстояние от пленки до поверхности изделия, обращенной к пленке, мм

P_o , P - мощность экспозиционной дозы излучения на расстоянии 1 м от источника в момент определения t_o и при проведении контроля соответственно, Кл/кгс;

χ - коэффициент, определяемый в зависимости от материала, просвечиваемой толщины, источника излучения по графикам, приведенным на рисунках Л.10+Л.12.

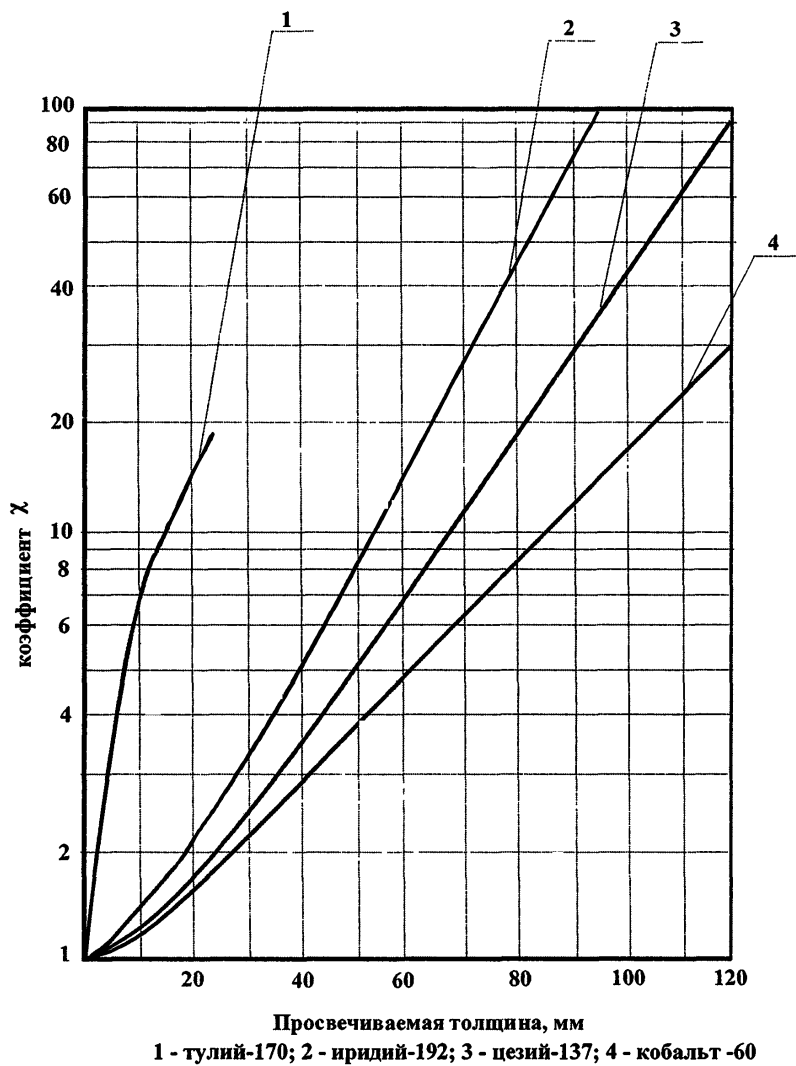
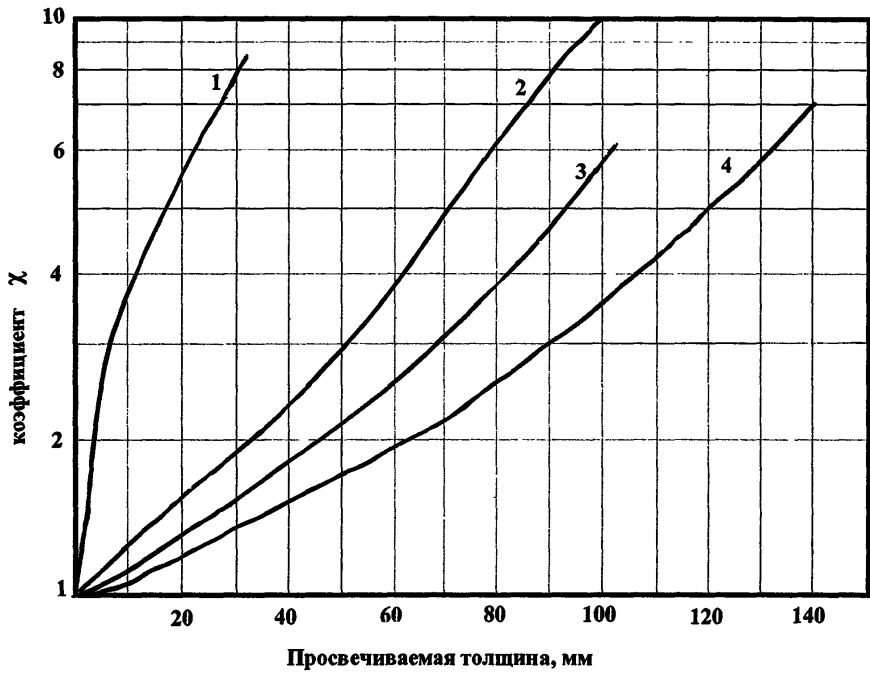


Рисунок Л.10 - Номограмма для определения коэффициента χ при гаммаграфическом контроле стали и сплавов на основе меди



1 - тулий-170; 2 - иридий-192; 3 - цезий-137; 4 - кобальт-60

Рисунок Л.11 - Номограмма для определения коэффициента χ при гаммаграфическом контроле сплавов на основе титана

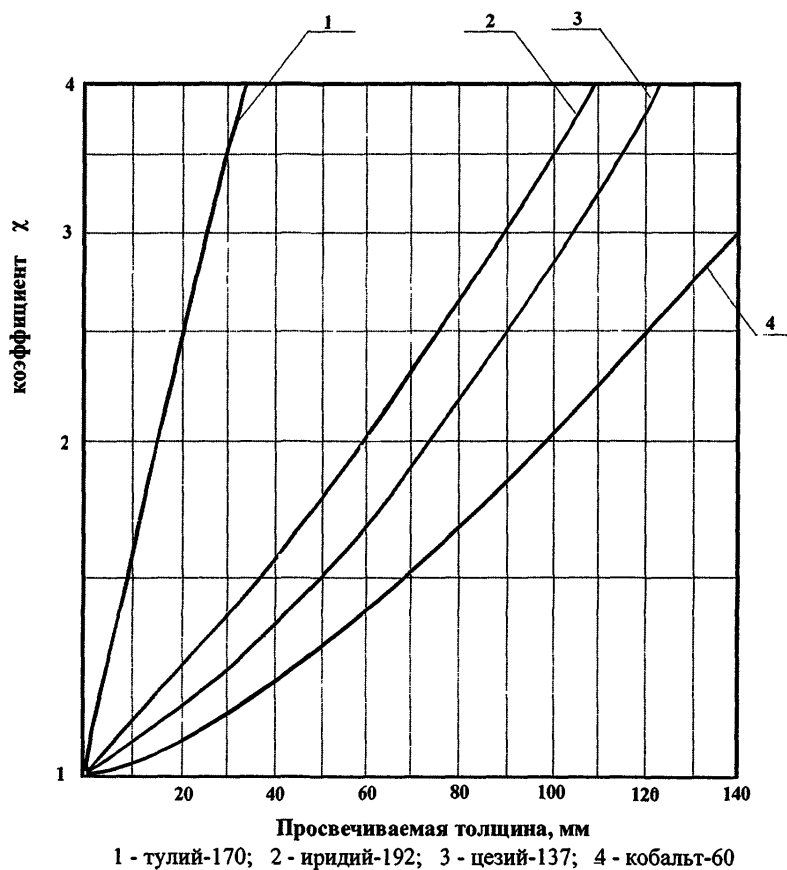


Рисунок Л.12 - Номограмма для определения коэффициента χ при гаммаграфическом контроле сплавов на основе алюминия

ПРИЛОЖЕНИЕ М

(справочное)

Составы обрабатывающих растворов

М.1 Танковую обработку экспонированных радиографических пленок следует проводить в проявителе "Рентген-2" и фиксаже "БКФ", составы которых приведены в таблицах М.1 и М.2. Для приготовления растворов необходимо применять дистиллированную воду по ГОСТ 6709.

Таблица М.1 - Состав проявителя "Рентген-2"

Применяемые химикаты	Масса вещества на 1л проявителя, г
Метол (пара-метиламинофенолсульфат) ГОСТ 5.1177	2,2
Сульфит натрия безводный (натрий сернисто- кислый безводный) ГОСТ5644 и ГОСТ 195	72,0
Гидрохинон (парадиоксibenзол) ГОСТ 1962	88
Натрий углекислый безводный ГОСТ 86 или сода кальцинированная (синтетическая) ГОСТ 5100	48,0
Калий бромистый, ГОСТ 4160	4,0

Таблица М.2 - Состав фиксажа "БКФ-2"

Применяемые химикаты	Масса вещества на 1л фиксажа, г
Тиосульфит натрия кристаллический (гипосульфит), ГОСТ 244	260
Аммоний хлористый, ГОСТ 3773	50
Метабисульфит натрия (натрий сернисто- кислый пиро).	17

М.2 В 1 л проявителя "Рентген-2" допускается обрабатывать не более 1,2 м² радиографической пленки без применения восстанавливающего раствора.

М.3 Для восстановления свойств проявителя "Рентген-2", утрачиваемых по мере увеличения количества проявленной пленки, следует применить восстанавливающий раствор, состав которого приведен в таблице М.3. Раствор следует вводить в проявитель "Рентген-2" из расчета 25 мл на 0,2 м² обработанной радиографической пленки.

Таблица М.3 - Состав восстанавливающего раствора

Применяемые химикаты	Масса вещества на 1л проявителя, г
Вода дистиллированная, ГОСТ 6709	800
Метол (пара-метиламинофенолсульфат) ГОСТ 5.1177	4,0 – 4.5
Динатриевая соль этилендиамина тетрауксусной кислоты, 2-водная, (трилон-Б), ГОСТ 10652	2,0
Сульфит натрия безводный (натрий сернисто- кислый безводный) ГОСТ 5644 и ГОСТ 195	72,0
Гидрохинон (парадиоксибензол) ГОСТ 19627	16,0 – 17,5
Натрий углекислый безводный ГОСТ 86 или сода кальцинированная (синтетическая) ГОСТ 5100	48,0
Гидроокись натрия, ГОСТ 4328	7,5

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(рекомендуемое)

Режим химико-фотографической обработки пленки в баках

Вид и последовательность обработки	Продолжительность обработки, мин	Температура растворов, воды, воздуха, °С, не более
Проявление в проявителе "Рентген-2"	4,0 - 8,0	20
Промежуточная промывка в водопроводной воде	0,5 - 1,0	18
Фиксирование в фиксаже "БКФ-2"	10,0 - 15,0	20
Окончательная промывка в водопроводной воде	20,0 - 30,0	18
Сушка под вентилятором в равномерно движущемся воздухе	До полного высыхания	80

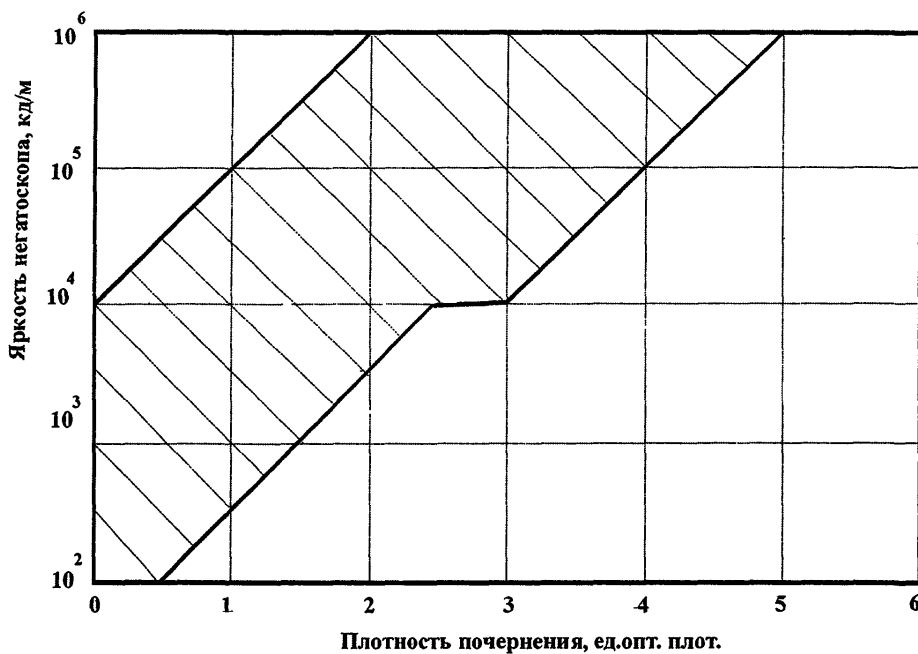


Рисунок Н.1 - Выбор яркости экрана негатоскопа

Для обеспечения условий наилучшего визуального восприятия изображений на радиографическом снимке с различными плотностями почернения яркость негатоскопа должна находиться в заштрихованной зоне графика.

ПРИЛОЖЕНИЕ П
(рекомендуемое)
Образцы бланков журнала и заключения по результатам контроля

П.1 Образец страницы журнала регистрации результатов контроля

Дата проведен ия контроля	Наименование и номер изделия	Номер шва по схеме	Номер снимка	Контролируе мая толщина, мм	Класс чувствительн ости	Чувствит ельность, мм	Обнаруженные дефекты	Соответ ствие требован иям НТД	Фамилия, давшего заключение, № удостоверен ия

П.2 Образец бланка заключения о качестве сварного соединения на основании
радиографического контроля

_____ завод
Лаборатория неразрушающего контроля

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____
о качестве сварного соединения на
основании радиографического контроля

_____ Заказ № _____
Изделие, заводской номер

_____ Номер чертежа

Эскиз изделия с местами контроля *

Оценка качества сварных соединений проводилась в соответствии с требованиями
Процент контроля _____

Установлено:

Наименование сварного соединения	Номер шва по схеме	Обнаруженные дефекты	Соответствие требованиям	Примечание

Заключение лаборатории _____

Руководитель лаборатории НМК _____
(подпись, фамилия)

" ____ " _____ 200 ____ г.

* Эскиз изделия с местами контроля допускается прилагать к заключению.

ПРИЛОЖЕНИЕ Р
(обязательное)

Таблица Р. 1. Условная запись дефектов при расшифровке радиографических снимков и документальном оформлении результатов контроля

Вид дефекта	Условное обозначение		Характер дефекта	Условное обозначение	
	Русский алфавит	Латинский алфавит		Русский алфавит	Латинский алфавит
Трещины	<i>Т</i>	<i>Е</i>	Трещина вдоль шва	Тв	Еа
			Трещина поперек шва	Тп	Еб
			Трещина разветвленная	Тр	Ес
Непровары	<i>Н</i>	<i>Д</i>	Непровар в корне	Нк	Да
			Непровар между валиками	Нв	Дб
			Непровар по разделке	Нр	Дс
Поры	<i>П</i>	<i>А</i>	Отдельная пора	П	Аа
			Скопление	СП	Ае
Шлаковые включения	<i>Ш</i>	<i>В</i>	Отдельное включение	Ш	Ва
			Скопление	СШ	Вс
Вольфрамовые включения	<i>В</i>	<i>С</i>	Отдельное включение	В	Са
			Скопление	СВ	Сс
Окисные включения	<i>О</i>	<i>О</i>	Превышение проплава	Ппр	Фб
			Подрез	Пдр	Фс
			Смещение кромок	Скр	Фд
			Утяжина	Утк	Фа

Р.1 Для сокращения записи максимальной суммарной длины дефектов (на участке радиограммы длиной 100 мм или на всей радиограмме длиной менее 100мм) должно использоваться условное обозначение Σ .

Р.2 После условного обозначения дефектов указываются их размеры в миллиметрах. За размеры пор, шлаковых и вольфрамовых включений принимаются:

- для сферических пор и включений - диаметр;
- для удлиненных пор и включений - длина и ширина.

Р.3 За размеры окисных включений, непроваров и трещин принимается их длина.

Р.4 За размер скопления пор, шлаковых или вольфрамовых включений принимается его длина, измеренная по наиболее удаленным друг от друга краям дефектов в скоплении.

Р.5 Группа дефектов, состоящая из пор или включений, с расстоянием между ними не более их максимальной ширины или диаметров, независимо от их числа и взаимного расположения, рассматривается как один дефект. Размеры такого дефекта определяется в соответствии с п. 3 данного приложения.

Р.6 Для скопления пор, шлаковых или вольфрамовых включений после условного обозначения дефектов, входящих в скопление, указываются максимальные диаметр или ширина и длина этих дефектов (через знак умножение).

Р.7 При наличии на радиографическом снимке изображений одинаковых дефектов (дефектов одного вида с одинаковыми размерами) допускается не записывать каждый из этих дефектов отдельно, а указывать перед условным обозначением этих дефектов их число.

Р.8 После условного обозначения максимальной суммарной длины дефектов (на участке радиограммы длиной 100 мм) указывается эта длина в миллиметрах.

ПРИЛОЖЕНИЕ С**(справочное)****Примеры записи дефектов при расшифровке радиографических снимков
и документальном оформлении результатов радиографического контроля**

С.1 На радиографическом снимке обнаружены изображения трех пор диаметром по 2 мм, скопления пор длиной 20 мм и максимальной длиной и шириной пор в скоплении 5 и 3 мм и шлакового включения длиной 10 мм и шириной 4 мм.

Максимальная суммарная длина дефектов на участке снимка длиной 100 мм составляет 35 мм.

Запись в документации: 3П2; С20П5х3; Ш10х4; Σ35.

С.2 На радиографическом снимке обнаружены изображения двух непроваров между валиками длиной 15 мм каждый и скопление шлаковых включений (длина скопления 10 мм, максимальная длина и ширина включений 4 и 3 мм).

Максимальная суммарная длина скоплений на участке снимка длиной 100 мм составляет 20 мм.

Запись в документации: 2Нв15; С10Ш4х3; Σ20.

С.3 На радиографическом снимке обнаружены изображения трещины вдоль шва длиной 40 мм и три скопления пор (длина каждого скопления 8 мм, максимальный диаметр пор 1 мм).

Максимальная суммарная длина скоплений на участке снимка длиной 100 мм составляет 24 мм.

Запись в документации: Тв40; 3С8П1; Σ24.

С.4 На радиографическом снимке обнаружены изображения пяти пор диаметром по 4 мм и непровара в корне шва длиной 20 мм.

Максимальная суммарная длина пор на участке снимка длиной 100 мм составляет 12 мм.

Запись в документации: 5П4; Нк20; Σ12.

ПРИЛОЖЕНИЕ Т
(справочное)
Определение положения дефекта

Т.1 Для определения местоположения дефекта можно применять метод двойного просвечивания со смещением источника излучения вдоль оси контролируемого шва. При этом получают два снимка, снятых под разными углами с использованием двух ориентиров и двух разных пленок. Благодаря ориентирам полученные радиографические снимки можно совместить и точно измерить расстояние между изображениями дефектов.

Т.2 Сущность метода состоит в следующем. На стороне контролируемого сварного соединения, обращенной к пленке, устанавливается метка, и изделие просвечивается из положения I. (см. рисунок С.1). Затем источник излучения смещается параллельно сварному шву на расстояние l , под контролируемое изделие подкладывается другая пленка и просвечивание производится из положения II.

Т.3 При расшифровке одна пленка накладывается на другую таким образом, чтобы совместились изображения метки, затем измеряется величина смещения изображений дефекта. Расстояние a между дефектом и пленкой находится по формуле:

$$a = \frac{cF}{l + c} \quad (Т.1)$$

где c - смещение изображения дефекта, мм;

F - фокусное расстояние, мм;

l - смещение источника, мм.

Если пленка отстоит от контролируемого изделия на расстоянии H , то дефект расположен в изделии на глубине $(a - H)$ от поверхности изделия, обращенной к пленке.

Т.4 Изделие можно контролировать из обоих положений на одну и ту же пленку, если дефект при этом обнаруживается на снимке. Однако при двойном экспонировании выявляемость дефектов ухудшается.

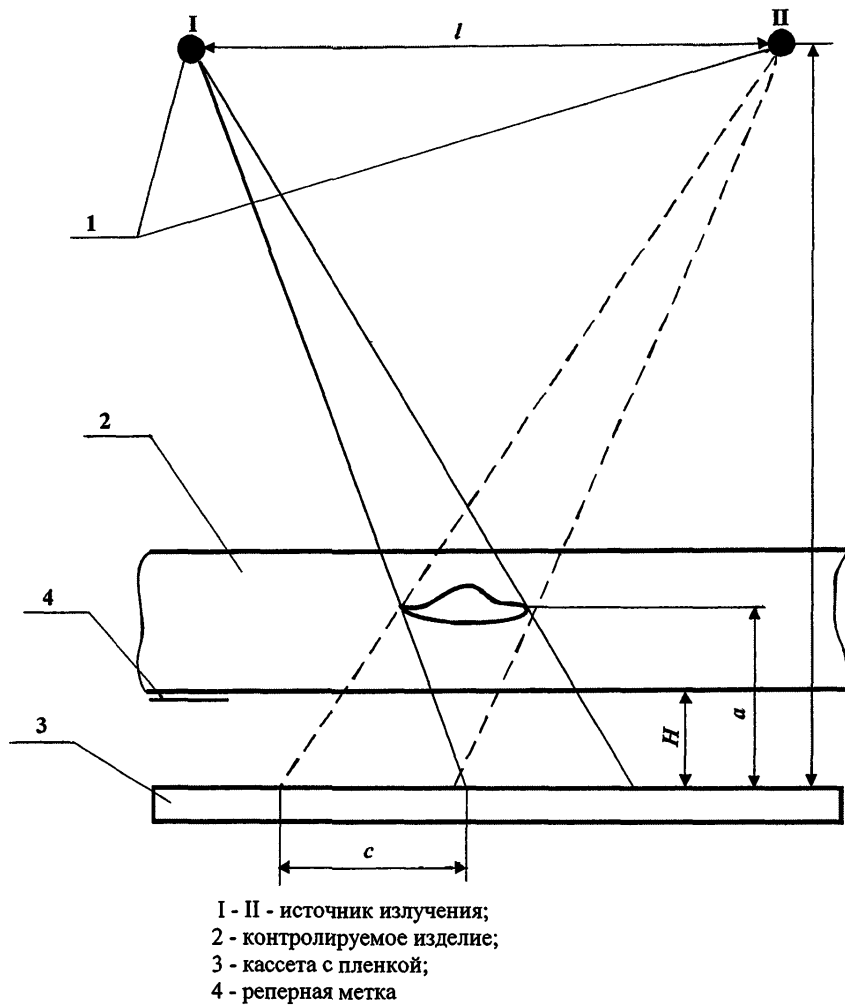


Рисунок Т.1 - Схема просвечивания глубины залегания дефекта

Ключевые слова: неразрушающий контроль; радиографический контроль; швы сварных соединений сосудов и аппаратов; источники радиоактивного излучения; рентгеновские аппараты

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТО 00220368-010-2007

ШВЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СОСУДОВ И АППАРАТОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Радиографический метод контроля

Руководители организации-разработчика

ОАО «ВНИИПТХимнефтеаппаратуры»

наименование организации

Генеральный директор, к. т. н.

должность

Заместитель генерального директора, к. т. н.

должность



В. А. Панов

инициалы, фамилия

В. Л. Мирочник

инициалы, фамилия

Руководитель разработки

Заведующий лабораторией № 56

должность

личная подпись

Л. В. Овчаренко

инициалы, фамилия

Разработчики

Старший научный сотрудник

должность

личная подпись

В. П. Новиков

инициалы, фамилия

Старший научный сотрудник

должность

личная подпись

Л. В. Гурьева

инициалы, фамилия

Инженер 1 категории

должность

личная подпись

Н. В. Назаров

инициалы, фамилия

Заведующий отделом стандартизации

должность

личная подпись

Ю. В. Сафрыгин

инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Нижне-Волжского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора



С. В. Бородай

«28»

2008 г.